

Sur un dispositif d'étude des propriétés ferro-magnétiques d'un dépôt au cours de l'électrocristallisation

Guy Guesnier

▶ To cite this version:

Guy Guesnier. Sur un dispositif d'étude des propriétés ferro-magnétiques d'un dépôt au cours de l'électrocristallisation. Chimie. Faculté des Sciences de l'Université de Paris, 1965. Français. NNT: . tel-04737875

HAL Id: tel-04737875 https://hal.sorbonne-universite.fr/tel-04737875v1

Submitted on 15 Oct 2024

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



THESES

présentées

pour l'obtention du titre de DOCTEUR-INGENIEUR

par

Guy GUESNIER

1ère thèse : "Sur un dispositif d'étude des propriétés ferromagnétiques d'un dépôt au cours de l'électrocristallisation".

2ème thèse : "Emploi des calculateurs numériques dans la conduite automatique des Centrales Electriques".

Soutenues le 19.02 1965 devant la Commission d'Examen

Président : FREYMANN

Examinateurs : (TALBOT (EPELBOIN

INTRODUCTION

Les propriétés magnétiques d'un métal sont étroitement liées à certaines caractéristiques physiques de ce métal : pureté, homogénéité, contraintes internes. Aussi l'étude du cycle d'hystérésis d'un dépôt électrolytique ferromagnétique en fonction des conditions d'électrolyse peut-elle apporter d'utiles renseignements sur le mécanisme de l'électrocristallisation.

Pour être pleinement efficace, cette étude devra être suffisamment rapide pour permettre un nombre élevé de mesures dans un laps de temps relativement bref; il est en effet indispensable de pouvoir faire une série complète d'expériences sans avoir à tenir compte du vieillissement de la solution électrolytique.

L'objet de ce mémoire est la description d'un dispositif de tracé du cycle d'hystérésis d'un dépôt ferromagnétique au cours même de l'électrolyse. Outre la rapidité des mesures, ce montage offre l'avantage d'éviter toute manipulation de l'échantillon entre le début de l'électrolyse et la fin des mesures et permet de suivre l'évolution du cycle d'hystérésis avec l'épaisseur du dépôt.

Le métal étudié est déposé sur un fil de cuivre rectiligne baignant dans l'électrolyte et constituant la cathode de la cellule d'électrolyse ; un courant alternatif sinusoïdal d'intensité et de fréquence convenables parcourt le fil et il apparaît, entre les deux extrémités de celui-ci, une d.d.p. contenant un terme d'induction non sinusoïdal e₀. Le cycle d'hystérésis est obtenu à partir de cette d.d.p.

convenablement traitée.

Un dispositif de même principe a déjà été utilisé récemment, mais son application se limitait alors à l'étude de matériaux à faible champ coercitif et forte rectangularité, du type Permalloy; nous l'avons adapté au tracé du cycle d'hystérésis du nickel, cycle à coercitif élevé et faible rectangularité.

Le champ magnétique alternatif de mesure est alors limité, en amplitude, par l'échauffement de la cathode, échauffement créé par le courant alternatif. Une étude de l'influence de cette élévation de température sur les courbes courant-tension nous a permis de définir des conditions expérimentales compensant dans une certaine mesure, cette influence.

Nous avons mis au point une méthode de tracé ne nécessitant pas, comme le dispositif précédemment mentionné, la totale saturation du matériau étudié, saturation que l'échauffement nous a rarement permis d'atteindre. Le champ magnétique étant variable à l'intérieur du dépôt et fonction de l'épaisseur, nous avons déterminé quelles étaient les lois de variation d'une part de ce champ avec l'épaisseur, d'autre part de l'épaisseur avec la durée de l'électrolyse, que celleci soit effectuée à potentiel d'électrode ou à densité de courant constante. Dans ce dernier cas, nous avons fait suivre à l'intensité du courant d'électrolyse la même loi de variation que l'épaisseur.

Nous avons utilisé ce dispositif pour l'étude de l'influence, sur les caractéristiques magnétiques d'un dépôt de nickel, de deux types d'inhibiteurs organiques : les alcools acétyléniques et les sulfonates, et nous rapporterons ici les résultats obtenus avec le butyne-2 diol-1.4 et la saccharine.

Nous avons pu montrer que ces deux corps modifiaient de façons

totalement opposées le cycle d'hystérésis, le premier l'aplatissant considérablement, le second accentuant au contraire sa rectangularité.

En comparant cette influence à celle d'un traitement thermique, nous avons pu montrer l'étroite corrélation existant entre les contraintes internes et l'allure du
cycle d'hystérésis et, en particulier, l'induction magnétique et confirmer l'énorme influence des adjuvants organiques
sur ces contraintes internes.

CHAPITRE I

GENERALITES

L'électrocristallisation, ou phénomène par lequel un métal cristallise à partir de ses sels sous l'action d'un champ électrique, rencontre de nombreuses applications dans le domaine technique mais son mécanisme reste encore assez obscur.

Son processus est affecté par de nombreux paramètres [1] (les chiffres entre crochets renvoient aux références bibliographiques se trouvant à la fin du mémoire)
auxquels sont étroitement liés, d'une part,un élément purement
électrochimique, la tension d'électrode, d'autre part, les
caractéristiques physiques des dépôts obtenus.

La tension d'électrode V_c, ou différence de potentiel électrode électrolyte, définit la nature de la réaction à l'électrode alors que la densité de courant sic en caractérise la vitesse. Aussi les courbes (sic, V) ou, lorsque la superficie de l'électrode est connue, les courbes couranttension, sont elles, pour l'électrochimiste, un puissant moyen d'étude de la cinétique des phénomènes à l'électrode. Ces courbes peuvent être tracées point par point ou de façon continue, la variable indépendante étant généralement soit la densité de courant (tracé galvanostatique) [2][3], soit la tension d'électrode (tracé potentiostatique) [4]. Ces deux méthodes de tracé ne sont pas toujours équivalentes, l'allure des courbes pouvant être différente suivant le choix de la variable indépendante ou de la vitesse de tracé; il importe donc de bien préciser la méthode employée.

Les caractéristiques physiques, plus ou moins affectées par l'un ou plusieurs des paramètres précédents [1] sont extrêmement nombreuses ; citons par exemple; la structure ou l'orientation cristalline [5] à [10], l'état de surface [11]à [16], la résistivité électrique [17], l'adhérence [18], les propriétés mécaniques (dureté, résistance à la traction, module d'Young) [17[à [19] (contraintes internes) [20] à [24], et principalement pour les ferromagnétiques, les propriétés magnétiques [25] à [29]. Ces derniercs n'ont fait l'objet que de relativement peu d'études de la part des électrochimistes. Si nombre de chercheurs ce sont attachés, par des méthodes électrolytiques, à obtenir des métaux de caractéristiques magnétiques données, peu ont cherché, grâce à des mesures magnétiques, à étudier le mécanisme de l'électrocristallisation.

Certaines propriétés magnétiques, tel le cycle d'hystérésis, peuvent pourtant être utiles dans l'étude de ce mécanisme. On sait en effet que certaines caractéristiques magnétiques d'un métal, telles que le champ coercitif, la perméabilité, les pertes par hystérésis, sont très sensibles aux variations de structure d'un métal ou aux contraintes auxquelles il est soumis. Toute influence des conditions d'électrolyse sur le dépôt électrolytique pourra donc se traduire par une modification du cycle d'hystérésis magnétique de ce dépôt.

Solénoïde ou bobines en position d'Helmotz, associés à un magnétomètre ou un intégrateur électronique constituent les dispositifs les plus fréquemment utilisés pour tracer les cycles d'hystérésis statiques ou dynamiques de matériaux ferromagnétiques de faibles dimensions [31][32]. Etant donné, d'une part la nécessité d'effectuer un grand

nombre de mesures afin de pouvoir évaluer avec suffisamment de précision l'influence, sur le cycle d'hystérésis, d'un paramètre quelconque, d'autre part, le vieillissement des solutions électrolytiques, vieillissement qui, à lui seul, peut entraîner une évolution du cycle d'hystérésis, il est indispensable de disposer d'une méthode de mesure rapide, donc de tracer le cycle d'hystérésis dynamique du dépôt. La rapidité de la mesure sera encore accrue si le tracé du cycle peut être réalisé immédiatement après électrolyse, sans qu'aucune manipulation de l'échantillon ne soit nécessaire ; cette mesure in situ offro de plus l'avantage d'étudier le dépôt dans les conditions mêmes où il a été obtenu, sans risque de chocs ou de déformations mécaniques susceptibles de modifier ses propriétés magnétiques.

Les méthodes usuelles de tracé dynamique du cycle d'hystérésis ne sont pas particulièrement adaptées à une telle mesure ; en effet, que le champ magnétique soit créé par un solénoïde ou par deux bobines plates en position d'Helmotz, ces méthodes nécessitent la présence, au voisinage immédiat de l'échantillon, d'une bobine de prélévement. Pour éviter de perturber l'électrolyse il est nécessaire, pendant le dépôt, d'éloigner la bobine de l'échantillon. Il en résulte une perte de temps et une source de complexité dans le montage, complexité accrue par la présence de l'électrolyte.

Aussi avons nous été amenés à utiliser un dispositif ne nécessitant pas une telle bobine et dans lequel aucune manipulation n'est nécessaire entre le début de l'électrolyse et la mesure.

Le principe de ce dispositif proposé pour la première fois, à notre connaissance, par H. NUSSBAUMER et C. Le MEHAUTE [33] pour l'étude de ferronickels à très faible

champ coercitif et cycle d'hystérésis rectangulaire, fera l'objet du prochain chapitre. Dans le troisième, nous aborderons l'étude du nickel, métal à champ coercitif relativement élevé et cycle d'hystérésis très aplati, et pour lequel a été conçu le dispositif décrit dans le chapitre quatre. Les conditions expérimentales seront étudiées dans les chapitres cinq et six. Enfin, dans le dernier chapitre, nous exposerons quelques uns des résultats que nous avons obtenus.

CHAPITRE II

PRINCIPE DE MESURE

Le métal dont on désire connaître le cycle d'hystérésis est déposé électrolytiquement sur un fil de cuivre rectiligne parcouru par un courant alternatif sinusoïdal i d'amplitude constante. Ce courant créé, autour du fil, un champ magnétique circulaire h, de même fréquence que i et en phase avec lui. Ce champ engendre, dans le dépôt, un flux \emptyset , et les variations de \emptyset donnent naissance, dans le fil, à une force électromotrice d'induction $e_0 = -k \frac{d\emptyset}{dt}$.

Si l'on peut séparer cette f.e.m. il suffit alors, après intégration, de l'appliquer sur la voie verticale d'un oscilloscope cathodique dont la voie horizontale est attaquée par une tension en phase avec le champ h, pour obtenir, sur l'écran, la courbe $k\emptyset = F_1(k_1h)$ ou, si k et k' sont connus par étalonnage , $\emptyset = F(h)$.

Il est alors possible, en déterminant par exemple à partir de la loi de Faraday, l'épaisseur du dépôt à l'instant de la mesure, de tracer le cycle M=f(h) (M étant l'aimantation du dépôt) et de connaître les trois valeurs caractéristiques :

Pour connaître ${\rm e}_{_{
m O}}$, il est nécessaire de mesurer la différence de potentiel ${\rm v}_{_{
m 1}}$ entre les extrêmités du fil, ou, puis que cette mesure est délicate du fait de la présence de

l'électrolyte, entre deux points A et B voisins de ces extrêmités

Cette ddp v, est égale à

 $v_1 = v_0 + e$

expression dans laquelle

 $v_0 = R_0 i + L_0 \frac{di}{dt}$

avec : R - résistance propre du dipôle AB,

L self inductance propre du dipôle AB et e re si l'impédance Z de la partie du circuit d'alimentation extérieure
au dipôle AB est suffisamment élevée devant celle du dipôle
pour que le courant délivré par e dans le circuit d'alimentation soit négligeable.

Ce circuit peut alors être schématisé selon la figure 1 dans laquelle :

E : source du courant alternatif i

R : résistance du fil recouvert de dépôt

L : self inductance du fil recouvert de dépôt

R': résistance du dipôle AB excepté celle du fil

L': self inductance du dipôle AB excepté celle du fil

e : f.e.m. d'induction

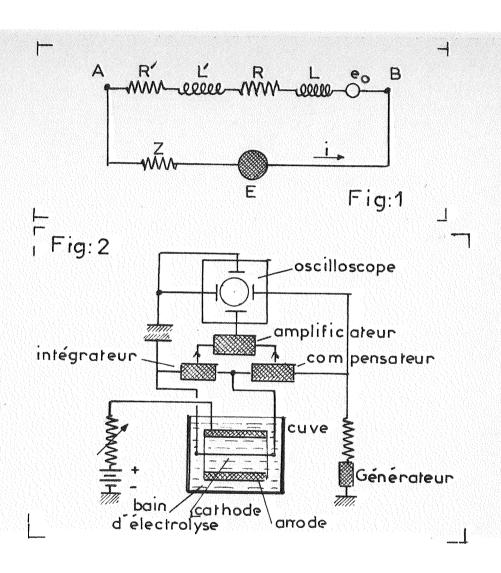
Z : impédance de la partie du circuit extérieur au dipôle AB

avec $R_0 = R + R'$ $L_0 = L + L'$

En supposant le circuit d'alimentation tel que l'on ait toujours e \simeq e il vient :

 $v_1 = v_0 + e_{01}$

ou, puisque le courant i est sinusoïdal donc de la forme $i = I\sqrt{2}$ cos wt,



$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{R}_0 \mathbf{I} \sqrt{2} \cos \cot + \mathbf{L}_0 \mathbf{w} \mathbf{I} \sqrt{2} \sin \mathbf{w} \mathbf{t} + \mathbf{e}_0 \\ &= \mathbf{V}_0 \sqrt{2} \cos (\mathbf{w} \mathbf{t} + \mathbf{\varphi}_0) + \mathbf{e}_0 \\ \text{avec } \mathbf{V}_0 &= \sqrt{\mathbf{R}_0^2 + \mathbf{L}_0^2 \mathbf{w}^2 \mathbf{I}} \qquad \text{tg } \mathbf{\varphi}_0 = \frac{\mathbf{L}_0 \mathbf{w}}{\mathbf{R}_0} \end{aligned}$$

et il est donc indispensable, pour mesurer e , d'éliminer, par compensation, la tension $v_0=V_0\sqrt{2}\cos(\omega t+\varphi_0)$

Compensation de v

Avant d'en aborder l'étude de façon détaillée, nous allons reproduire l'exposé de H. NUSSBAUMER et C. Le MEHAUTE concernant le principe de leur dispositif :

....."On fait passer dans le fil un courant alternatif de "fréquence 30 KHz. La tension qui apparaît entre ses deux ex"trêmités attaque un intégrateur par l'intermédiaire de cir"cuits de compensation. La tension de sortie du fil, après
"intégration, est envoyée sur les plaques verticales d'un
"oscilloscope. Les plaques horizontales sont attaquées par
"une tension proportionnelle au courant qui traverse le fil
"(fig.2)....La tension qui apparaît aux bornes du fil est
"donnée par l'équation:

 $e = 10^{-8} \times \frac{d0}{dt} + Ri + L\frac{di}{dt}$

"L et R étant respectivement l'inductance et la résistance "du fil. Cette tension est envoyée sur un circuit intégra-"teur par l'intermédiaire d'un transformateur à large bande. "L'entrée de l'amplificateur est donc attaquée par une tension

$$V = k10^{-8} \times \emptyset(t) + Li + kR \int idt$$

" Comme les plaques de l'oscilloscope doivent être "attaquées par une tension proportionnelle à $\emptyset(t)$, il est "nécessaire d'opposer à la tension V la tension

$$V_1 = kLi + kR \int idt$$

Pour obtenir ce résultat, on dispose de deux "transformateurs de courant $\mathsf{T_1}$ et $\mathsf{T_2}$ qui délivrent une "tension proportionnelle au courant traversant le fil. "La tension de sortie du transformateur T₁ est opposée "à celle du fil et, par suite, est intégrée par le cir-"cuit R, C,. Cette tension permet donc de compenser la chute "de tension résistive du fil. La tension de sortie du trans-"formateur Toest opposée à V ; elle permet donc de compen-"ser la chute de tension inductive du fil...."

Afin de déterminer les limites d'utilisation de:cette méthode de mesure et son application à l'étude de l'électrocristallisation du nickel, nous avons étudié plus en détail le problème de la compensation de v.

Si la tension v_0 restait constante tout au cours de l'électrolyse et égale à sa valeur avant celle-ci, il suffirait, pour obtenir e_n , d'annuler, avant dépôt, la d.d.p. v_1 , alors égale à v_0 , en lui opposant une tension constante v_0' telle que $v_0 - v_0' = 0$ et ce, par exemple, grâce à la méthode précédente.

Malheureusement, R_{n} et L_{n} , donc v_{n} , sont à priori, fonction de l'épaisseur du dépôt.

En effet, si R' et L' restent constants, R et L diminuent:

R est donné par :

$$R = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

avec R, résistance du fil de cuivre

 $R_1 = \rho_1 \frac{1}{s_1} = \rho_1 \frac{1}{2\pi r_1} \quad \text{avec} : \rho_1 : \text{résistivité du cuivre}$

1 : longueur du fil de cuivre recouverte de dépôt

r, : rayon du fil de cuivre

$$R_{2} = P_{2} \frac{1}{s_{2}} = P_{2} \frac{1}{\pi [(r_{1} + \epsilon)^{2} - r_{1}^{2}]} = P_{2} \frac{1}{\pi (2r_{1} + \epsilon) \epsilon}$$

avec θ_2 :résistivité du métal déposé

E: épaisseur du dépôt à un instant t

'd'où
$$R = \frac{\rho_1 \rho_2^1}{\pi \left[r_1^2 \rho_2 + (2r_1 + \epsilon) \epsilon \rho_1\right]}$$

expression qui diminue quand & croît.

- L, beaucoup plus mal défini, peut être cependant déterminé approximativement par la formule classique :

$$L_{\mu H} = 0,002 l_{cm} [2,3 log_{10} \frac{21}{(r_1 +)} - 1]$$

et est également une fonction inverse de \hat{z} .

Si l'on désigne par ΔR_0 la variation de R_0 en cours d'électrolyse, il est permis, suivant les valeurs relatives de R et R', L et L', d'envisager cinq cas :

$$\begin{array}{c}
1^{\circ}) \left\{ \begin{array}{c}
\Delta R \\
R \\
0
\end{array} \right. \\
\left\{ \begin{array}{c}
\Delta L \\
L \\
0
\end{array} \right. \\
\end{array}$$

$$2^{\circ}$$
) $\begin{cases} \Delta R_{o} \\ R_{o} \end{cases}$ $\begin{cases} \Delta L_{o} \\ L_{o} \end{cases}$ $\begin{cases} 1 \\ 1 \end{cases}$

$$3^{\circ}$$
) $\left\{\begin{array}{c} \Delta R_{o} \\ R_{o} \end{array}\right\}$ $\left\{\begin{array}{c} \Delta L_{o} \\ L_{o} \end{array}\right\}$

$$\begin{cases}
\frac{\Delta R_{o}}{R_{o}} & \text{of the solution} \\
\frac{\Delta L_{o}}{L_{o}} & \frac{L_{o} \omega}{R_{o}} = \text{the solution} \\
\frac{\Delta R_{o}}{R_{o}} & \frac{L_{o} \omega}{R_{o}} = \text{the solution}
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
\Delta R_{o} \\
R_{o}
\end{cases} \leq 1$$

$$\begin{cases}
\Delta L_{o} \\
L_{o}
\end{cases} \leq 1$$

La condition $\frac{\Delta R_o}{R_o}$, qui entraîne R'>R est pratiquement irréalisable, comme nous le verrons ultérieurement; les deux premiers cas sont donc éliminés. La troisième conduit à L_o constant durant l'électrolyse donc à V_o sin ψ_o = constante; seul V_o cos ψ_o varie. Dans le quatrième cas, seul V_o diminue; enfin le cinquième est le cas général.

Pour comprendre l'intérêt que peuvent présenter les cas 3 et 4 il nous faut tout d'abord exposer quelles solutions il convient d'adopter pour assurer la compensation de v.

Nous avons vu que :

$$v_1 = v_0 + e_0$$

e est périodique sans être sinusoïdal à cause de l'hystérésis du dépôt. Décomposons la en série de Fourier. Il vient :

$$e_{0} = \sum_{h=1}^{n} e_{a_{h}} \cos n\omega t + \sum_{h=0}^{n} e_{b_{h}} \sin n\omega t + cte$$

$$v_{1} = v_{0}\sqrt{2} \cos \varphi_{0} \cos \omega t + v_{0}\sqrt{2} \sin \varphi_{0} \sin \omega t$$

$$+ \sum_{h=0}^{n} e_{a_{h}} \cos n\omega t + \sum_{h=0}^{n} e_{b_{h}} \sin n\omega t$$

à une constante près.

$$= (\sqrt{2} \cos \varphi_0 + e_{a_1}) \cos \omega t + (\sqrt{2} \sin \varphi_0 + eb_1)$$

$$X \sin \omega t + \sum_{a_1}^{n} e_{a_1} \cos n\omega t + \sum_{a_1}^{n} e_{b_1} \sin n\omega t$$

Pour compenser v_0 il faut opposer à v_1 soit une tension $v_0' = V_0' \sqrt{2} \cos (\omega t + (v_0'))$, réglable en amplitude et en phase, soit deux tensions $v_1' = V_1' \sqrt{2} \cos \omega t$ et $v_2' = V_2' \sqrt{2} \sin \omega t$ respectivement en phase et en quadrature avec l'intensité, réglables en amplitude.

La tension résultante est alors :
$$v_{r} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} \cos \phi_{0} + e_{a} - \sqrt{1} \sqrt{2} \cos \phi_{0} \end{bmatrix} \cos \omega t$$

$$(ou \ \sqrt{1} \sqrt{2})$$

$$+ \begin{bmatrix} \sqrt{2} \sin \phi_{0} + e_{b} - \sqrt{1} \sqrt{2} \sin \phi_{0} \end{bmatrix} \sin \omega t$$

$$(ou \ \sqrt{2} \sqrt{2})$$

 $+\sum_{a_{n}}^{n} e_{a_{n}} \cos n\omega + +\sum_{b_{n}}^{n} e_{b_{n}} \sin n\omega t$ et pour que v_{r} soit identique à e_{o} le réglage du signal de compensation doit être tel que l'on ait simultanément :

$$V_{0} \cos \varphi_{0} = V_{0}^{1} \cos \varphi_{0}^{1} (ou V_{1}^{1})$$
 $V_{0} \sin \varphi_{0} = V_{0}^{1} \sin \varphi_{0}^{1} (ou V_{2}^{1})$

La mesure de $V_0\sqrt{2}$ $\cos\phi_0$ et $V_0\sqrt{2}$ $\sin\phi_0$ n'est pas possible en cours d'électrolyse. En effet, elle ne pourrait être faite qu'à une fréquence différente de celle du tracé du cycle, et avec un niveau du courant de mesure suffisamment faible pour que, à cette fréquence, la f.é.m d'induction soit alors négligeable, ce qui pose de délicats problèmes de filtrage et diminue la précision des mesures ; or, pour obtenir un réglage correct, $V_0\sqrt{2}$ $\cos\phi_0$ et $V_0\sqrt{2}$ $\sin\phi_0$ doivent être connus avec une grande précision, étant donné la faible valeur de e_0 . Par exemple, la tension v_0 apparaissant aux bornes d'un fil de résistance 0,3 Ω , parcouru par un courant de 4 Ampère Crête, a pour valeur 1,2 V_0 Crête alors que la f.é.m induite due à un dépôt de nickel de 10 μ recouvrant le fil est de l'ordre de 12 m V_0 crête.

Pour que $v_r = v_0 + e_0 - v_0'$ soit égal à e_0 , à 10 % près, il est donc indispensable que la précision du réglage sur v_0' soit meilleure que 1 $\sqrt[4]{00}$ et que le déphasage entre v_0 et v_0' soit inférieur à 2°30'.

Si l'on désire ajuster v_0^t d'après les valeurs mesurées de v_0^t , ces dernières doivent donc être connues avec une précision extrême.

Une compansation basés sur une mesure précise de v_0 s'avérant donc particulièrement délicate il est pratiquement nécessaire de trouver des critères permettant un réglage correct de v_0^\prime avec uniquement l'aide de l'oscillographe.

Cas critères dépendrent de l'allure du cycle d'hystérésis du matériau étudié.

Si l'on est certain, à priori, que le cycle que l'on va obtenir est celui d'un matériau totalement saturé, ce cycle d'hystérésis sera choisi comme critère.

C'est le cas des matériaux à faible champ coercitif et forte rectangularité (type Permalloy) et pour lesquels l'intensité maximum admissible dans le fil sans échauffement important est suffisants pour saturer totalement l'échantillon, tels que ceux étudiés par H. NUSSBAUMER et C. Le MEHAUTE.

La courbe M=f(h) présente alors deux branches rectilignes horizontales, l'aimantation à $\mathbf{s}_{\mathcal{C}}$ turation $M_{\mathbf{S}}$ étant constante.

L'induction à saturation $B_s = M_s + \mu_o H$ (nous avons dans nos formules, utilisé le système MKSA ; toutefois, le système CGS étant encore très employé dans la littérature, les résultats ont été aussi exprimés dans ce dernier système) est également constante si $M_s \mu_o H$, l'erreur étant au maximum de 1 % pour $M_s \mu_o H$ 1.1 erreur étant au maximum de 1 % pour $M_s \mu_o H$ 1.2 erreur étant

La courbe \emptyset = F(h) présente donc également deux branches rectilignes horizontales et il devra en être de même, après compensation, de la courbe $\int_{0}^{\infty} v_{r} dt = F_{0}(h)$

Il y a deux conditions à remplir :

- 1) rendre les branches extrêmes du cycle linéaires
- 2) annuler leur pente

et l'on no pout agir que sur deux paramètres :

1)
$$\sqrt{100}$$
 0u 1) $\sqrt{100}$ 2) $\sqrt{100}$ 2) $\sqrt{100}$

Il n'y a donc qu'une façon d'obtenir l'identité $F_n(h) = F(h)$.

Dans le cas général où l'allure du cycle d'hystérésis est inconnue, il devient indispensable de réduire le nombre de paramètres.

Pour remplir cette condition, il suffit de choisir L' de telle sorte que vo ou V simpo restent constants durant l'électrolyse, c'est-à-dire de se placer dans l'un des cas 3 ou 4 précédents. S'il est difficile d'avoir R = cte durant tout le dépôt, il est par contre facile de rendre L'> L car L est très petit ; il suffit d'introduire en série dans le circuit, entre les points A et B qualques spires de fil. L sera alors constante et si le courant i dans le circuit reste lui-même constant, V sin vo = constante.

Seul V_0 cos ψ_0 variera durant l'électrolyse. La compensation devra donc être assurée par deux tensions v_1' et v_2' respectivement en phase et en quadrature avec i indépendantes l'une de l'autre, et réglables en amplitude.

. La courbe $y = \int v_r dt = F_0(h)$ aura alors pour équations paramétriques :

a) avant dépôt et réglages (v; et v; quelconques)

(
$$y = \int [V_0 \sqrt{2} \cos \psi_0 - V; \sqrt{2}] \cos \omega t + [V_0 \sqrt{2} \sin \psi_0 - V; \sqrt{2}] \sin \omega t$$

($h = H\sqrt{2} \cos \omega t$

soit, à une constante près :

b) Avant dépôt et après réglages (
$$V_1^{\dagger}$$
 $V_2^{\dagger} = V_0^{\dagger}$ V_2^{\dagger} cos V_0^{\dagger} V_2^{\dagger} V_0^{\dagger} V_0^{\dagger} sin V_0^{\dagger}

$$(2)^{y} = 0$$

h = H $\sqrt{2}$ cos wt

c) au cours du dépôt (
$$V_1^{\dagger} \sqrt{2} \neq V_0 \sqrt{2} \cos \psi_0$$
 ($V_2^{\dagger} \sqrt{2} = V_0 \sqrt{2} \sin \psi_0 = \text{cte}$

(3)(y =
$$\begin{bmatrix} V_0 & V_2 & \cos V_0 & - & V_1 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$
 sin wt +/e₀dt
(h = H $\sqrt{2}$ cos wt

Le système (3) est la superposition de la courbe $\int_{0}^{\infty} dt = F(h) \text{ et de l'ellipse d'axes oh et oy d'équation}$

$$\frac{h^{2}}{2H^{2}} + \frac{y_{0}^{2}}{2(V_{0}\cos\psi_{0} - V_{1}^{2})^{2}} = 1 \quad (4)$$

avec
$$y_0 = [V_0 \sqrt{2} \cos \psi_0 - V_1 \sqrt{2}] \sin \omega t$$

On pourrait envisager de maintenir également $V_0V_2\cos(\rho_0\cos(1)\cos(1))$ constant durant l'électrolyse, en rendant R'N et tel que $\frac{\Delta R}{R_0}$ (cas N°1); mais R étant relativement

fraction subsistant après compensation risquerait d'être du même ordre que e ...

Cette solution est donc à éliminer et le réglage de v¦ en dours d'électrolyse devient nécessaire. Pour en lever l'incartitude, nous pouvons faire les remarques suivantes :

- 1) la courbe $v_r = g_0$ (h), soit $v_r = \left[v_0 \sqrt{2} \cos \phi_0 v_1 \sqrt{2} \right] \cos wt + e_0 = g_0$ (h) est la superposition de $e_0 = g_0$ (h) et de la droite de pente $\left[v_0 \sqrt{2} \cos \phi_0 v_1 \sqrt{2} \right]$
- 2) la courbe \emptyset (h) passe par un extrêmum au voisinage de h = \pm H_M = \pm H $\sqrt{2}$

Nous avons donc
$$\frac{d\cancel{D}}{dh} \left(h_{\Delta V} + H_{M}\right) = 0$$

Or
$$\frac{d0}{dh} = \frac{d0}{dt} \cdot \frac{dt}{dh}$$

et par définition $\frac{d\emptyset}{dt} = -c_0 = -g(h)$

donc
$$e_0 \frac{dt}{dh} (h + H_M) = 0$$

comme — a une valeur finis pour h ~ + H_M, e est nul pour dh

ces valours.

Pour que v soit identique à e il suffit donc qu'il soit nul pour h $\underline{\sim} \pm \text{ H}_{M}$

Nous avons bian alors $V_1 = V_0 \cos \phi_0$

Nous voyons donc que si, dans le cas des matériaux à cycle rectangulaire, seule la courbe $F_{_{\mathbf{0}}}(h)$ suffit à assurer

un réglage correct, quelle que soit la méthode de compensation employée, et que par conséquent, le dispositif proposé par H. NUSSBAUMER et C. Le MEHAUTE est, pour ce type de matériau extrêmement valable, il est indispensable, dans le cas général, de prendre certaines précautions : — compensation par deux tensions indépendantes v_1^* et v_2^* en quadrature, constance de la self L_o pendant l'électrolyse, et d'avoir recours au tracé d'une seconde courbe $v_r = g_o(h)$

CHAPITREIII

ETUDE DU NICKEL

Etant donné le nombre considérable de paramètres entrant en jeu au cours d'une électrolyse, il importe, lors de l'étude du mécanisme de l'électrocristallisation, de se limiter à des métaux purs. Or des trois métaux purs ferromagnétiques fer, nickel, cobalt, c'est le nickel qui s'obtient le plus facilement par électrolyse, les dépôts obtenus étant de haute pureté [17]. La solution électrolytique la plus employée est la solution de Watts contenant 300 g/l de sulfate de nickel (NiSO₄, 7H₂O), 35 g/l de chlorure de nickel (NiCl₂, $6H_2O$) et 40 g/l d'acide borique (H_3BO_3), la densité de courant étant généralement comprise entre 2 et 5 A/dm²; la tempárature de cet électrolyte est le plus souvent de 50°C, son pH de 4 à 5. La présence, dans cette solution électrolytique de très faibles quantités de certains composés organiques peut modifier profondément certaines caractéristiques du dépôt, telles son état de surface [16], ou l'importance de ses contraintes internes. Le rôle spécifique de ces corps et le mécanisme selon lequel ils agissent est ancore très mal connu et nombre de cherchaurs en ont entrepris l'étude.

C'est dans le cadre des recherches effectuées au laboratoire sur ce sujet, recherches portant principalement sur l'influence de deux séries de composés organiques, les alcools et les sulfonates, sur l'inhibition, le microprofil et la réflexion diffuse [34] [35],/nous avons choisi, pour nos études magnétiques, le nickel électrolytique.

L'induction à saturation du nickel massif est de l'ordre de 6 000 gauss et son champ coercitif de quelques Persteds, mais le nickel électrolytique, du fait qu'il n'a pas subi de traitement thermique présente un champ coercitif de l'ordre de 50 œrsteds [29], soit 4 000 At/m (1 At/m = $4 \cdot 10^{-3}$ ce) et qui pout attaindre 100 œrsteds pour de faibles épaisseurs de dépôt, son induction à saturation étant identique à la précédente. Le cycle d'hystérésis n'étant pas, en général, rectangulaire, le champ magnátique nécessaire pour saturer l'échantillon doit souvent atteindre 400 Perstads, soit plus de 30 000 At/m. Deux facteurs principaux interviannent pour rendre pratiquement impossible l'obtention de tels champs avec un dispositif basé sur le principe précédamment décrit : la puissance thermique fournie au fil par effet Joule et le taux de distorsion du générateur de courant alternatif. Il est donc nécessaire, pour obtenir le cycle d'hystérésis de tracer également la courbe $v_r = g_0(h)$.

La puissance P fournie au fil par effet Joule est, par unité de longueur : $P = \frac{1}{2} - I^2$

$$P = \frac{1}{1}$$

avec ho : résistivité du fil

r : rayon du fil

I : intensité efficace du courant.

Or le champ magnétique maximum H créé par un courant de valeur efficace I à la périphérie du fil de rayon r est

$$H_{M} = \frac{\sqrt{2} I}{2\pi r}$$
 (système M.K.S.A.)

donc

$$P = 2 / \pi H_M^2$$

Pour un champ magnétique maximum donné à la périphérie du fil, la puissance P due à l'effet Joule est indépendante du rayon du fil.

Ainsi, pour créer, autour d'un fil de cuivre de 1m de longuour et de résistivité $\rho=1.76$ 10^{-8} Ω m/m un champ magnétique M M de 30 000 AT/m, il faut, pour éviter un échauffement important du fil, dissiper une puissance de 100 W, soit 24 cal/sec. Ce champ H_{M} conduit à un rapport $\frac{L}{T}=30~000.\sqrt{2}$ $\frac{1}{2}\pi=1,33~10^{5}$

La dissipation de cette puissance est évidemment liée à la surface de contact fluide métal ; plus la surface latérale du fil sera petite, plus il s'échauffera. Augmenter la surface latérale conduit, pour obtenir un champ magnétique donné, à augmenter le courant ; or on est assez rapidement limité au point de vue intensité car le courant doit être délivré par un amplificateur électronique travaillant en dessous de sa puissance nominale pour ne présenter qu'un faible taux de distorsion, les harmoniques étant difficiles à éliminer par compensation.

Nous avons utilisé un amplificateur d'une puissance nominale de 30 watts efficaces et d'impédance de sortie voisine de 4 ohms. Il peut donc délivrer une intensité de l'ordre de 3 Ampères efficaces. Pour créer un champ H_M de 30 000 AT/m au voisinage du fil, le rayon r de ce dernier devrait donc être de 2,25/100 de mm. On conçoit aisément qu'il serait alors impossible de dissiper les 100 W de l'effet Joule, le flux thormique par mètre carré étant alors d'environ 6 10 Kcal.h

Il faut toutefois remarquer qu'il est beaucoup plus facile d'évacuer la chaleur lorsque le fil baigne dans l'élactrolyte que lorsqu'il est dans l'air ; dans le second cas,

en effet, l'échange thermique a lieu uniquement par convection (le faible diamètre du fil rendant le rayonnement négligeable) tandis que dans le premier, c'est la conduction qui prédomine [36].

Nous avons fixé à 5 de mm le rayon du fil de cuivre, et à 4 ampères crête, soit 2,82 ampères efficaces, l'intensité du courant alternatif. Le champ magnétique maximum H_M à la périphérie du fil est alors de l'ordre de 12 750At/m soit 160 œ . L'échantillon n'est donc pas, en général, totalement saturé. La puissance fournie par effet Joule est alors de 18 W/m. Le fil rougit encore à l'air libre mais dans l'électrolyte un équilibre thermique s'établit rapidement. Un thermocouple cuivre constantan, placé en contact avec le fil nous a indiqué, à l'air libre, 160°C, et, dans l'électrolyte, 6° de plus que la température de ce dernier. A quelques dixièmes de millimètres du fil cet écart de température avait pratiquement disparu.

Nous avons été conduit à étudier l'influence de cet effet thermique sur les conditions électrochimiques de dépôt. Nous donnerons ultérieurement les résultats de cette étude.

CHAPITRE IV

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Le dispositif expérimental que nous avons réalisé comporte deux circuits, celui de tracé du cycle d'hystérésis, ou circuit de lecture, et celui d'électrolyse, avec, comme partie commune, la cellule d'électrolyse.

Cellule d'Slectrolyse

La cellule d'électrolyse (fig.3) se présente sous la forme d'un parallèlépipède rectangle en plexigless, d'environ 1 500 cm³, dans lequel est disposé horizontalement un cylindre creux, en graphite pur (1) (35/80 Carbone Lorraine), de diamètre intérieur 80 mm, d'épaisseur 4 mm, de longueur 100 mm, jouant le rôle d'anode. Nous avons préféré utiliser une anode insoluble pour qu'elle soit toujours bien définie géométriquement. Ce cylindre est fendu selon sa génératrice supérieure sur toute sa longueur, et sur une largeur de 5 mm. Il est immobilisé par deux plaques en plexiglass (2 et 2') de 15 mm d'épaisseur dans lesquelles sont percées verticalement deux trous de 8,5 mm de diamètre.

Le fil de cuivre utilisé comme cathode est soudé aux extrêmités de deux tiges de laiton de 4 mm de diamètre, noyées dans deux barreaux de Kcl F (Polychlorotrifluoroéthy-lène) (3) et (3'); un vernis à l'acétate de cellulose isole les soudurés et délimite une longueur utile de 100 mm. Les barreaux, de longueur 50 mm, sont maintenus parallèles et distants de 115 mm par une plaque de plexiglass (4); ils s'emboitent dans l'anode, plaçant le fil de cuivre dans l'axe

du cylindre. Le circuit alternatif est relié à chacune des tiges de laiton, le circuit continu à l'une d'entre elles.

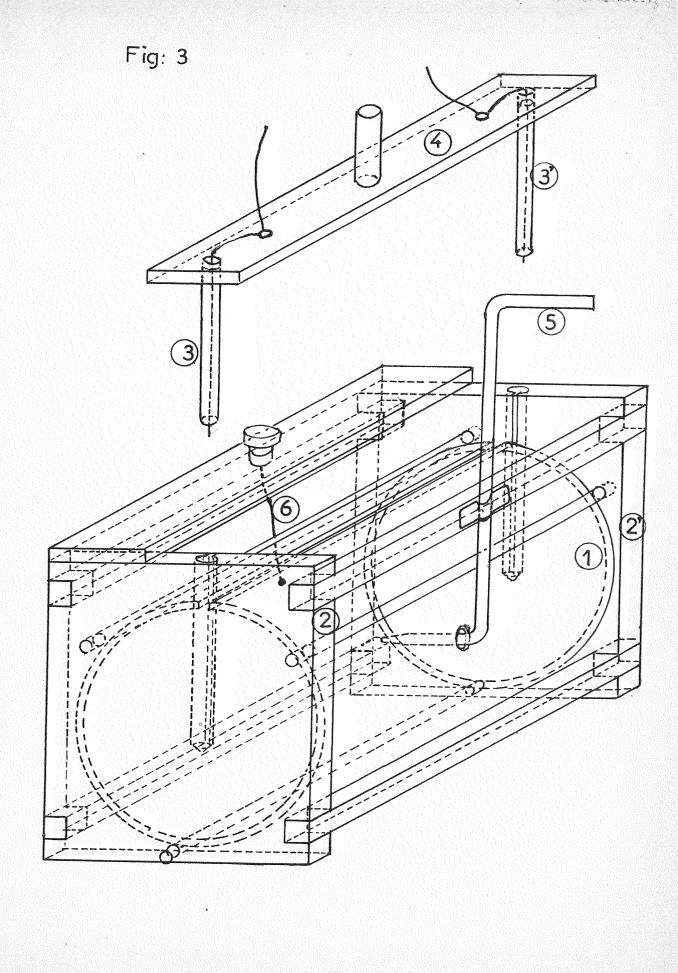
Plusiours trous percés dans l'anode permettent le remplissage de la cellule et nous ont servis aux essais d'agitation. L'un de ces trous offre passage au capillaire (5) de l'électrode de référence, capillaire placé dans le plan médian du fil et dont l'extrêmité aboutit à 10 mm de celui-ci. Enfin, un fil de platine en contact avec le carbone (6) sert d'arrivée au courant continu.

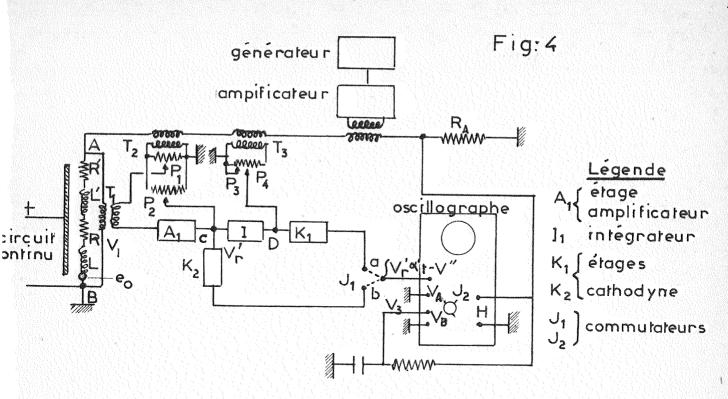
Circuit de lecture

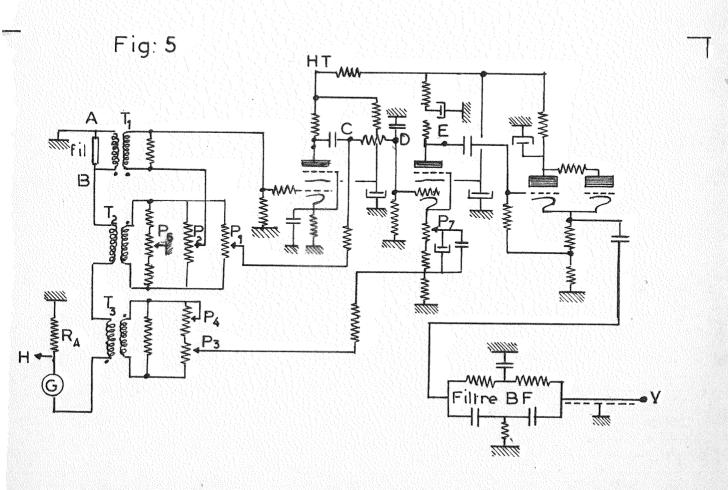
Il permet le tracé, soit de la courbe $\emptyset = F(h)$, soit de $v_r = g_o(h)$

L'appareil de C. LE MEHAUTE et H. NUSSBAUMER [33] assurant une compensation séparée de $V_0 V_0 Z_0 C_0 C_0 C_0 C_0 C_0$, première condition exigée pour le tracé correct d'un cycle d'hystérésis non rectangulaire (chapitre I) nous en avons adopté le principe, en y ajoutant un dispositif de tracé de la courbe $V_T = 9_0(h)$

Un générateur basse fréquence G (Philips GM 2317), attaque un amplificateur de puissance P(fig.4) à basse impédance de sortie. Calui-ci alimente, en série, le dipôle AB, une résistance pure R_A de 10 et les primaires de deux transformateurs T_2 et T_3 (Pots Ferroxeube). Un transformateur T_1 à large bande, de rapport de transformation égal à 1 a son primaire connecté aux bornes du dipôle. Le point commun à R_A et au dipôle AB est relié à la masse. La tension aux bornes de R_A , en phase avac le courant i donc le champ h, est appliquée à la voic horizontale d'un oscillographe cathodique utilisé en lissajous.







Courba 0 = F(h)

Una fraction \mathbf{v}_1' de la tension de sortie de \mathbf{T}_2 , en phase avec i, et réglable en amplitude à l'aide des potentiomètres \mathbf{P}_1 et \mathbf{P}_2 est opposée à celle de \mathbf{T}_1 (l'opération est effectuée en deux fois pour parmettre un réglage fin. La tension résultante est intégrée puis on lui ajoute une fraction \mathbf{v}_1'' de la tension de sortie de \mathbf{T}_3 , également en phase avec i et d'amplitude variable grâce aux potentiomètres \mathbf{P}_3 et \mathbf{P}_4 (fig.5)

En reprenant las notations du chapitre I, nous avons :

$$v_1 = V_0 \sqrt{2} \cos \psi_0 \cos \omega t + V_0 \sqrt{2} \sin \psi_0 \sin \omega t + e_0$$
Après opposition de v_1^* (point Cdu schéma de la fig.5)

$$v_r = v_1 - v_1 = \left[V_0 \sqrt{2} \cos \varphi_0 - V_1 / 2 \right] \cos \omega t + V_0 \sqrt{2} \sin \varphi_0 \sin \omega t + \varepsilon_0$$

$$\int_{\mathbf{r}} \mathbf{r} \, dt + \mathbf{v}_{1}^{"} = \left[\mathbf{V}_{0} \sqrt{2} \cos(f_{0} - \mathbf{V}_{1}^{"} \sqrt{2}) \right] \sin \omega t$$

$$- \left[V_{0} \sqrt{2} \sin \phi - V_{1}^{*} \sqrt{2} \right] \cos \omega t + \int_{0}^{\infty} dt$$
Ainsi v; permet de componser $V_{0} \sqrt{2} \cos \psi_{0}$

$$v_{1}^{*} \qquad \qquad V_{0} \sqrt{2} \sin \phi_{0}$$

Tout se passe comme si la compensation était assurée par deux tensions v¦ et v½ respectivement en phase et en quadrature avoc i et ce montage présente l'avantage de ne nécesester qu'une seule intégration.

La tension résultante $\int v_{\bf r}^{\bf r} \, dt + v_{\bf l}^{\bf r}$ est appliquée à la voie verticale de l'oscillographe cathodique (Tektronix 536)

Quelques spires de fil, introduites dans le dipôle AB nous ont permis de rendre pratiquement constante la réactance de ce dipôle.

 $V_0\sqrt{2}$ sin v_0 reste alors constant pendant toute l'électrolyse et v_1^u est ajusté une fcis pour toutes avant celle-ci de façon que $v_1^u-V_0$ sin v_0 cos wt soit identiquement nul.

Quant au réglagede v¦, il est assuré grâce à la courbe e = g(h)

Courbe $e_n = g(h)$

Pour observer la courbe $e_0=g(h)$, nous **employons** un oscillographe utilisé en Lissajous et muni sur sa voie verticale d'un tiroir double trace permettant l'addition algébrique des signaux qui **lui** /appliqués (Tektronix type $\mathcal{C}h$) (Un dispositif de commutation permet de tracer, avec le même appareil, la courbe précédente).

Sur l'une des voiss du tiroir, nous avons injecté le signal prélavé en C sur le dispositif de compensation (fig.5) soit :

$$v_{r}^{!} = v_{1} - v_{1}^{!}$$

$$= \left[V_{0} \sqrt{2} \cos \left(- V_{1}^{!} \sqrt{2} \right) \cos \omega t + V_{0} \sqrt{2} \sin \frac{\omega}{10} \sin \omega t + c_{0}^{!} \right]$$

sur l'autre voie une tension vy en quadrature avec i.

Ces deux tensions sont soustraites par l'oscillographe et l'amplitude de v_2^n est ajustée avant électrolyse de sorte que ($V_0\sqrt{2}$ sin $\frac{1}{2}$ sin wt – v_2^n) soit identiquement nul.

La voie horizontale de l'oscillographe est attaquée par une tension prise aux bornes de R_A et, durant l'électrolyse, nous agissons sur v_1 de façon que la courbe $v_r = v_r^* - v_r^* = g_o(h)$ passe par zéro pour $h = \frac{1}{2} + \frac{$

Circuit d'électrolyse

Nous avons effectué des tracés potentiostatiques continus de courbes courant-tension, et des électrolyses à densité de courant constante. Dans les deux cas, nous avons utilisé le même potentiostat (Tacussel A.S.A. 2B) et la cellule d'électrolyse précédemment décrite.

Le montage de tracé potentios tatique est schématisé fig.6. La borne négative du potentios tat est directement reliée à l'une des extrêmités du fil étudié tandis que sa borne positive est connectée à l'anode par l'intermédiaire d'une résistance $R_{\rm c}$ de 10 et d'une self ${\bf i}_{\rm c}$ de 11 Henrys destinée à bloquer le courent alternatif.

La borne électrode de commande est reliée à une électrode de référence au calomel saturée en KCl, la liaison électrode de référence cellule étant réalisée par la chaîne :

Solution saturée en KCl - Pont agar-agar - KCl - électrolyte - Pont liquide d'électrolyte - cellule.

Un enregistreur XY (Luxytrace Sefram) a sa voie horizontale, à houte impédance d'entrée, connectée entre électrode de référence et cathode, et sa voie verticale reliée aux bornes de la résistance R de 1Ω .

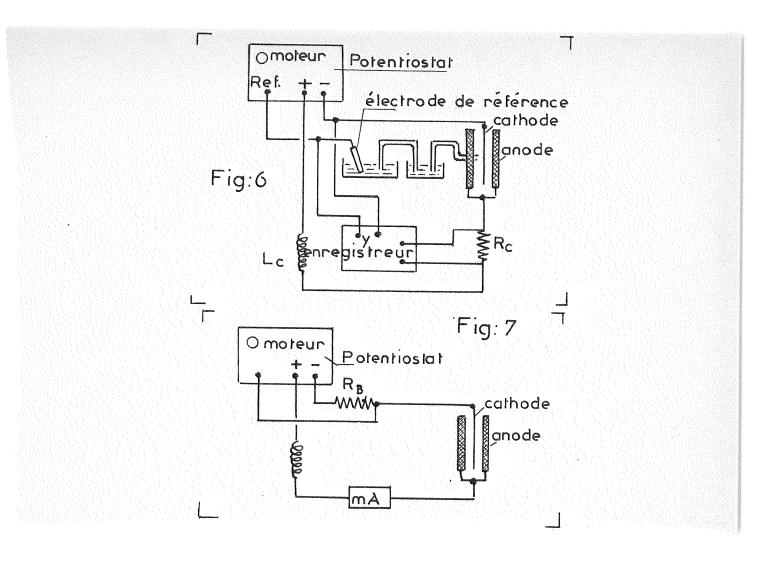
Un moteur à faible vitesse de rotation entraîne le potentiomètre de réglage de la tension de commande du potentiostat:

Le montage galvanostatique, schématisé fig.7 diffère du précédent par les points suivants :

- La circuit électrode de référence et l'enregistreur sont supprimés
- La borne négative du potentios tat est reliée à la cathode par l'intermédiaire d'une résistance ajustable $R_{\rm B}$ et la borne de commande est connectée à la cathode. Le potentios tat impose

ainsi la tension aux bornes d'une résistance fixe, donc le courant dans la cellule.

- La résistance R , de 1Ω , est remplacée par un milliampère $\frac{1}{2}$ mètre.



CHAPITRE V

EFFET THERMIQUE

Nous avons vu précédemment que le passage du courant alternatif dans le fil pendant l'électrolyse provoquait un effet thermique non négligeable; aussi avons nous été conduits à étudier l'influence, d'une part, de la température de l'électrolyte sur sa conductibilité et sur les courbes courant-tension, d'autre part de l'effet thermique dû au courant alternatif, sur les courbes courant-tension, pour différentes températures globales de la solution.

L'électrolyte employé dans cette étude est une solution de Watts, de pH 4,5 ne contenant aucun agent d'addition. La fréquence du courant alternatif est de 20 KHz.

A - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE DE L'ELECTROLYTE

a) Sur sa conductibilité

Nous avons mesuró la conductibilité de l'électrolyte au pont, à l'aids d'uns cellule de conductibilité Philips, à 1 000 Hz, entre 25° et 50°C.

ci-dessous et représentés graphiquement sur la fig. [8],

T	000	25	30	35	40	45	50
	Nhom2	4,4	4,8	5,2	5,6	6	6,4

La loi de variation $\lambda = f(\Theta)$, dans l'intervalle de température considéré est :

) Mho
$$\frac{m}{m}$$
2 = 2,4(1 + 3,33 10⁻² $\frac{m}{m}$)

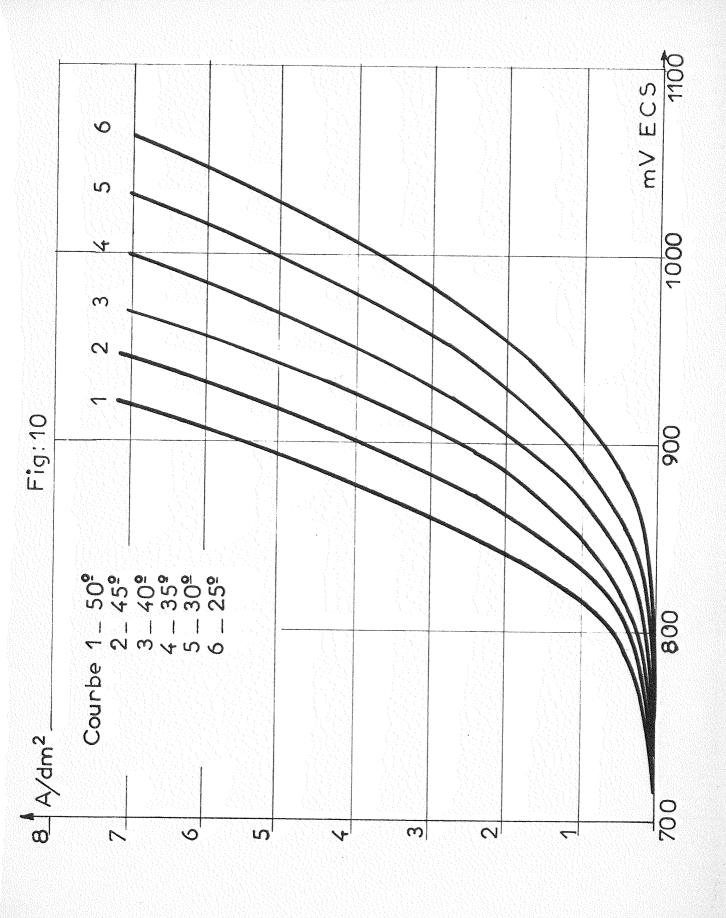
b) Sur les courbes courant-tension

Nous avons pour tracer les courbes (I,V) employé une méthode potentiostatique dans laquelle la tension d'électrode, variable indépendante, est une fonction linéaire du temps.

Cette méthode présente un double intérêt. D'une part, étant potentiostatique, elle permet de commencer le tracé de la courbe dans une zone où la densité de courant est très faible et varie peu avec le potentiel, zône où les tracés galvanostatiques sont très imprécis. Il est donc possible de déceler l'apparition du processus d'électrocristallisation.

D'autre part, la courbe courant-tension étant tracée de façon continue, on évite une évolution importante de l'état de surface du dépôt, évolution qui risque de se produire dans un tracé point par point où l'expérimentateur doit, pour chaque mesure, attendre l'établissement d'un régime stationnaire. La vitesse de tracé pouvant modifier l'allure des courbes, nous avons, à la suite d'études effectuées au laboratoire, choisi une vitesse constante de 250 mV/mn, telle que chaque point de la courbe corresponde pratiquement à un état stationnaire (fig.9).

Nous avens utilisé la cellule d'électrolyse décrite dans le chapitre précédent. Le fil constituant la cathode est un fil de cuivre "recuit raboté" de provenance Thomson Houston de 5/100 mm de rayon, 100 mm de longueur utile.



Le montage est celui de la figure 7 (le circuit de tracé du cycle étant déconnecté de la cathode).

Les fils n'ont subi au préalable aucun traitement d'état de surface, qualques essais effectués avec des fils polis électrolytiquement n'ayant apporté aucune différence notable. Les enregistrements reproduits dans les pages suivantes correspondent au tracé "aller" de la courbe, c'est-à-dire à celui obtenu pour des valeurs croissantes (en valeur absolue) de la tension cathodique. Les deux premiers tracés ne sont pas enregistrés car seuls les suivants sont reproductibles (à 2 ou 3 mV près).

Nous avons opéré sans agitation ; des essais effectués soit avec agitateur à palette, soit avec circulation d'électrolyte nous ont en effet donné des dépôts d'épais-seur irrégulière et plus ou moins brulés (la forme de la cathode doit être la cause de ce phénomène).

La sonde de l'électrode de référence aboutit à 1 cm du fil, en son milieu. Une étude sur la position de cette sonde par rapport au fil nous a montré que, lorsque l'on déplace son extrêmité parallèlement au fil, la variation du potentiel entre les extrêmités de ce dernier et son milieu, mesurée lors d'un dépôt à densité de courant constante, n'excède pas quelques millivolts.

La fig.10 représente les courbes courant-tension obtenues pour des températures d'électrolyte de 25 - 30 - 35 - 40 - 45 et 50° C (à + 0,5°C près)

Nous avons tracé fig.11 la variation de la tension cathodique V correspondant à des densités de courant de 2 4 3 - 4 - 5 et 6 A/dm² en fonction de la température de l'électrolyte.

On constate que ce potentiel varie linéairement avec la température dans le domaine étudié.

La pente de ces droites est négative et dépend de la densité de courant (5 mV/degré pour 3 A/dm²). Toutes ces droites convergent vers un même point correspondant à $\Theta = \Theta_0 = 170^{\circ}\text{C}$ et l'on peut écrire la relation V_c 6i et Θ_c sous la forme $V_c = A[B(\delta i_c)^{1/2} + 1][\Theta - \Theta_c]$

Les résultats sont comparables à ceux obtenus par TURNER [36]. Ce dernier a étudié l'influence de la température de l'électrolyte sur le potentiel cathodique d'un dépôt de nickel, la densité de courant étant comprise entre 0,4 A/dm² et 10 A/dm², la température entre 20°C et 90°C. Il a utilisé comme électrolyte une solution de Watts et la densité de courant était maintenue constante pour chaque mesure.

Il a trouvé une relation linéaire entre la tension cathodique et la température, les droites obtenues pour chaque densité de courant convergeant vers un point correspondant à 165°C et O Volt (par rapport à l'électrode à hydrogène).

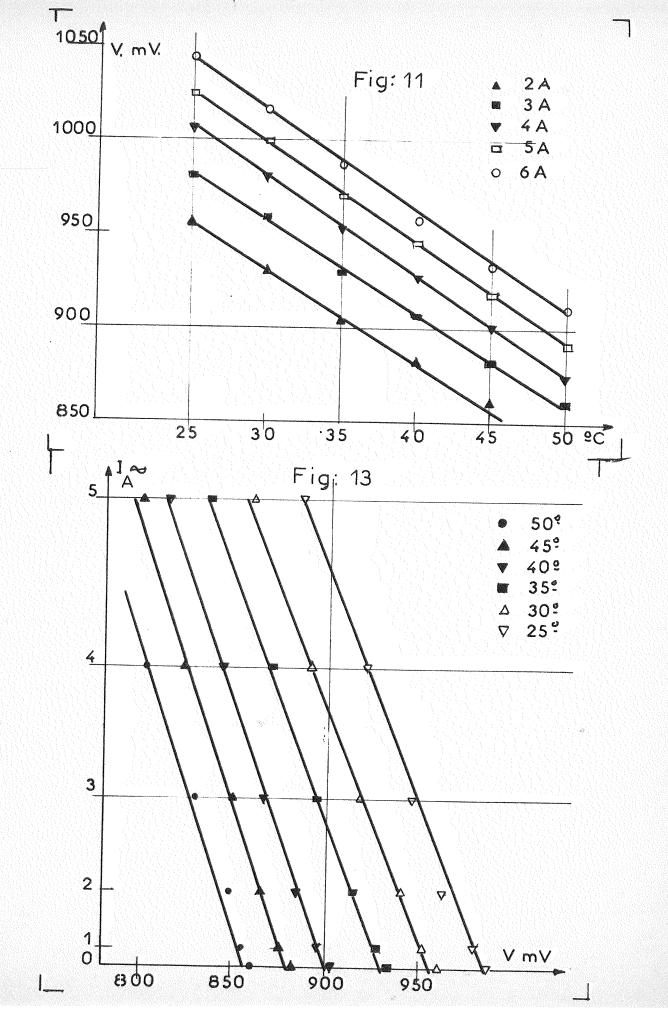
B - INFLUENCE DU COURANT ALTERNATIF

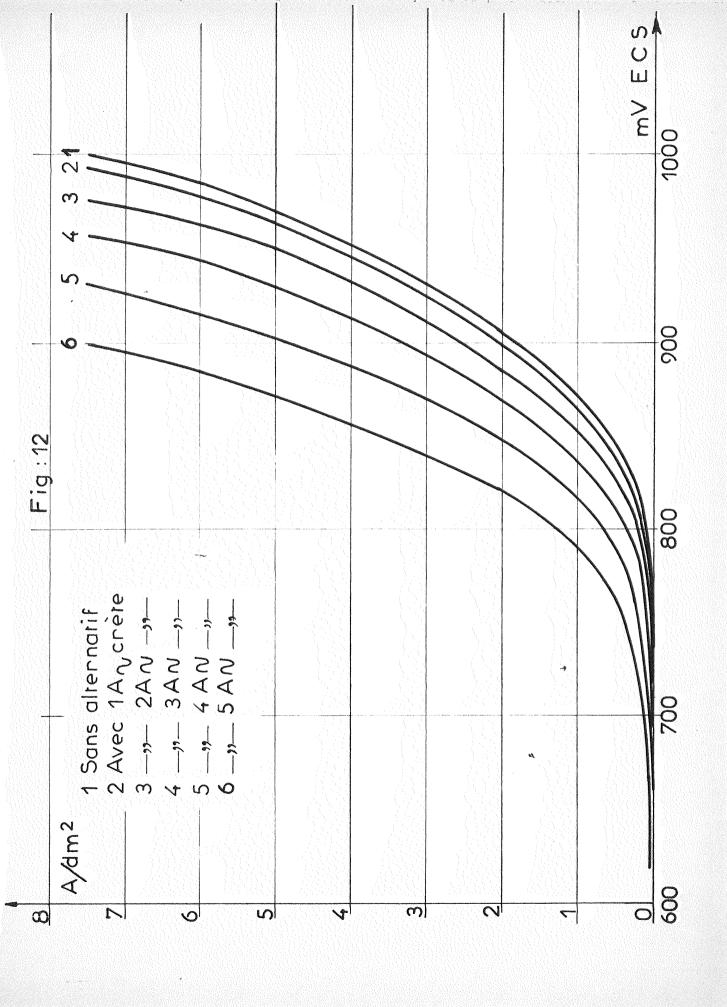
Montage et conditions expérimentales sont identiques à ceux de l'étude précédente. (Le circuit de lecture est connecté à la cathode).

L'électrolyte étant successivement porté à 25-30-35-40-45 et 50° , nous avons, pour chacune de ces valeurs, tracé la courbe $I_{\rm C}=f({\rm V})$, le fil étant parcouru par un courant alternatif de 0-1-2-3-4 et 5 A crête (précision du réglage 2 %)

Nous voyons fig.12 que le courant alternatif décale de façon considérable les courbes I_c — f(V).

Sur la fig. 13 sont portées les courbes $I_{alt.}^2 = f(V)$ pour $6i_c = 3 \text{ A/dm}^2$ et pour différentes températures.





Ce sont des droites de pente voisine.

Le potentiel cathodique pour une densité de courant donnée varie linéairement avec la puissance produite, par effet Joule, par le courant alternatif de lecture.

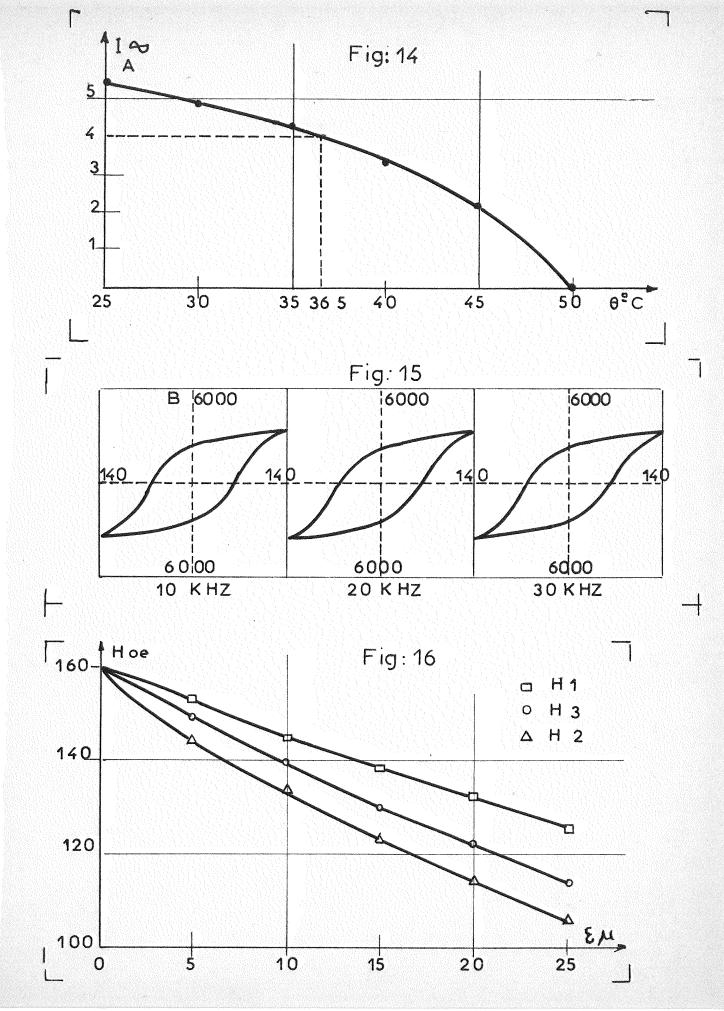
Le passage du courant alternatif dans le fil de cuivre a donc, sur les courbes (I,V), un effet analogue à une augmentation de la température Θ de l'électrolyte.

Pour une température θ donnée, et en absence de courant alternatif, il correspond à une densité de courant δi_c une tension d'électrode V_c . Si l'on envoie, dans le fil, un courant alternatif I_{a} d'amplitude constante, il sera nécessaire, pour avoir de nouveau la correspondance $I_c - V_c$ de diminuer la température θ de l'électrolyte.

Afin de déterminer, pour la densité de courant de 3 A/dm^2 , la valeur Θ_0 conduisant, pour une intensité alternative de 4 A crête, au même potentiel $Vc_0=862 \text{ mV/ECS}$ qu'une température de 50°C et une intensité alternative nulle, nous avons tracé la courbe $I=f(\Theta,\text{ telle que la correspondance})$ $3 \text{ A/dm}^2-862 \text{ en V y soit toujours valable. Il en résulte que, lorsque <math>I_{\text{A}}(\text{fig.14})$ est de 4 A crête, la température globale de l'électrolyte doit être de $36,5^{\circ}\text{C}$.

Cette étude n'a pas su pour but la détermination de la température du fil, problème complexe d'échange thermique, mais simplement le choix de conditions expérimentales telles que, du point de vue électrochimique, il y ait corrélation entre les expériences faites en absence et en présence de courant alternatif.

Toutefois pour avoir, dans le calcul de la résistivité du fil de cuivre et du dépôt, un ordre de grandeur de leur température, nous avons supposé cette dernière égale à 50°C.



CHAPITRE VI

VERIFICATIONS EXPERIMENTALES - ETALONNAGES

Nous allons maintenant exposer quelles sont nos conditions expérimentales, comment nous avons vérifié le bon fonctionnement de notre montage et assuré son étalon-nage, tant en maxwells qu'en ærsteds, et quelle méthode nous avons employéepour maintenir constante durant l'électrolyse, la densité de courant.

Choix des conditions expérimentales

Rappelons que :

- le fil a un rayon initial de 5/100 de mm et une longueur utile de 100 mm,
- l'intensité alternative est maintenue constante durant toute l'électrolyse, et égale à 4 A crête.

Nous avons choisi une fréquence f_0 de mesure égale à 20 KHz. La valeur de e_0 , sensiblement proportionnelle à f_0 , est alors élevée, tandis qu'il est possible d'atténuer fortement le bruit basse fréquence dû à l'intégrateur et que la constante de temps de ce dernier ne constitue pas un affaiblissement trop important.

A cette fréquence, l'effet de peau dans le cuivre est encore négligeable, l'épaisseur de peau \mathbf{E}_{p} $\frac{P}{\mathbf{\mu}\mathbf{F}_{0}}$

étant alors d'environ 1,5 mm, valeur nettement supérisure au rayon du fil.

Pour pouvoir évaluer l'importance des pertes par

courant de Foucault dans le dépôt, nous avons fait varier la fréquence de mesure entre 10 KHz et 30 KHz. Les résultats reproduits fig.15 nous montrent que les cycles obtenus sont pratiquement identiques; toutefois, la gamme de fréquences explorée assez étroite, ne nous permet pas d'affirmer que ces pertes sont négligeables. Aussi, tous les résultats expérimentaux reproduits dans le prochain chapitre ne sont-ils valables que pour les présentes conditions expérimentales et en particulier pour la fréquence de mesure que nous avons choisie.

Vérifications expérimentales

Nous avons procédé à deux vérifications : la première pour nous assurer que la self inductance L_0 du dipôle AB restait constante durant toute l'électrolyse, la seconde que le mode de réglage de v_1^* au moyen de la courbe $v_r = g_0(h)$ était valable.

a) Constante de la self L

Nous avons déposé sur le fil de cuivre non pas du nickel mais du zinc, métal amagnétique de résistivité assez voisine de celle du nickel $(c=5,7~\Omega m^2/_m \cdot Nous$ avons utilisé une solution composée de :(136 g/l de ZnCl2 {20 g/l de AlCl2 6H20 (234 g/l de NaCl

la densité de courant étant de 3A/dm² et la température de l'électrolyte de 20°C.

Nous avons alors constaté que, après un réglage initial, avant électrolyse, tel que : $y = \int (\overset{-\vee}{v_0} v_1^*) + v_2^* = 0 \text{ (à une constante additive près, la courbe obtenue durant le dépôt représentait bien une ellipse d'axes oh et oy, ellipse que nous pouvions toujours transformer en une droite horizontale en agissant uniquement sur <math>v_1^*$.

Une confirmation de l'invariance de L nous a également été apportée par le fait suivant : si l'on soumet le fil recouvert d'un dépôt de nickel à un traitement thermique, en le sortant puis en le replongeant dans l'électrolyte sans couper le courant alternatif de mesure, le cycle d'hystérésis devient rectangulaire, et la pleine saturation est atteinte.

Si la self inductance du dipôle AB n'a pas varié durant l'électrolyse, l'ellipse (4) chap.II, page 17, est toujours d'axes oh et oy, et un réglage de v' seul doit permettre de la réduire à une droite horizontale donc d'obtenir sur l'écran de l'oscilloscope, deux branches à saturation également horizontales.

Dans le cas contraire, l'ellipse ne sera plus d'axes oh et oy et il sera nécessaire d'agir sur $v_1^{\prime\prime}$ pour obtenir un cycle d'hystérésis correct.

Lorsque nous avons réalisé cette expérience, nous n'avons pas eu besoin d'effectuer ce dernier réglage.

b) Réglage de v;

Pour vérifier la validité de la méthode de réglage de v_i^i , nous avons remplacé le fil recouvert de dépôt par un fil de fort diamètre (12/10 de mm) sur lequel nous avons enfilé un tore ferrite à cycle d'hystérésis non rectangulaire (Ferrinox type T_5 de Cofelec)

Dans ces conditions la compensation de ν_o est indépendante du niveau du courant alternatif, R_o et L_o restant constants.

Après nous être assurés que, lorsque le tore est entièrement saturé, la courbe $g_0(h)$ passe par zéro pour $h \simeq \pm H_M$ nous avons vérifié que, quelle que soit l'intensité alternative

c'est-à-dire l'aimantation du matériau, cette condition est toujours remplie, sans aucune modification du réglage des tensions v_i^* et v_i^* .

Etalonnage

I)en_Maxwell_

Nous avons étalonné en maxwells la voie verticale de l'oscilloscope en remplaçant le dépôt de nickel par un tore ferrite, à cycle rectangulcire et de caractéristiques connues (type M2 de Cofelec), enfilé sur un fil de cuivre. Nous avons ainsi trouvé une sensibilité de 0,2 Maxwell par mV.

II) En Ampère Tours

L'étalonnage en ampère tours est plus délicat que le précédent car le champ magnétique est fonction de l'épaisseur du dépôt, donc de la durée de l'électrolyse et de la manière dont elle est effectuée.

1) Loi de variation du champ magnétique avec l'épaisseur du dépôt.

soit i : le courant instantané dans le circuit	en	Ampère
r ₁ : le rayon du fil de cuivre	en	mètre
É: l'épaisseur du dépôt à un instant t		
$arrho_{\!$		$\Omega m^2/m$
ez: la résistivité du dép ô t	en	$\Omega m^2/m$
i ₁ : le courant instantané dans le cuivre	en	Α
i ₂ : le courant instantané dans le dép ô t	en	Α
1 : la longueur du fil recou vert de dépôt	en.	m
R ₁ : la résistance du fil de cuivre	en.	Ω
R ₂ : la résistance du dépôt	en	Ω
h : la valeur instantanée du champ	en	AT/m

A l'intérieur d'un conducteur rectiligne cylindrique de rayon r_1 et de longueur infinie parcouru par un courant i, le champ magnétique h à la distance $r < r_1$ est tel que :

 $2\pi rh = n r.\sigma$

σ étant la densité de courant dans le conducteur

$$\sigma = \frac{i}{\pi r_1^2}$$
 donc $h = \frac{i}{2\pi r_1^2}$ r

Le rayon r₁ du fil étant petit devant sa longueur, et le dépôt n'ayant pas lieu sur toute la partie rectiligne, nous pouvons négliger les effets d'extrêmités.

Donc,

nous avons $h = \frac{ri_1}{2\pi r_1^2}$ (champ magnétique dans le cuivre)

$$h = h_1 + h_2$$
 avec

$$h_1 = \frac{i_1}{2\pi r}$$

$$h_2 = \frac{i_2}{\pi[(r_1 + \epsilon)^2 - r_1^2]} \cdot \frac{\pi(r^2 - r_1^2)}{2\pi r} = \frac{i_2}{2\pi r} \frac{r^2 - r_1^2}{\epsilon(2r_1 + \epsilon)}$$

$$i_1 = \frac{iR_2}{R_1 + R_2}$$
 $i_2 = \frac{iR_1}{R_1 + R_2}$

donc
$$i_1 = \frac{\binom{2}{2} r_1^2}{\wp_1 \in (E+2r_1) + \wp_2 r_1^2} i$$

$$i_2 = \frac{P_1 \in (E + 2r_1)}{P_1 \in (E + 2r_1) + P_2 \cdot r_1^2}$$
 i

 $et h = h_1 + h_2$

$$h = \frac{i}{2\pi r} = \frac{r_1^2(\beta_2 - \beta_1) + \beta_1 r^2}{\beta_1 \in (\epsilon + 2r_1) + \beta_2 r_1^2}$$

ou, en posant $r = r_1 + x$ avec $x \leqslant \mathcal{E}$

$$h = \frac{i}{2\pi(r_1 + x)} \cdot \frac{\rho_1 \times (x + 2r_1) + \rho_2 r_1^2}{\rho_1 \times (\xi + 2r_1) + \rho_2 r_1^2}$$

La valeur crête $H_{\mbox{\scriptsize M}}$ de ce champ magnétique est donnée par :

$$H_{M} = \frac{I_{M}}{2\pi(r_{1}+x)} \frac{\rho_{1}x(x+2r_{1}) + \rho_{2}r_{1}^{2}}{\rho_{1}\epsilon(\epsilon+2r_{1}) + \rho_{2}r_{1}^{2}}$$

 \mathbf{I}_{M} étant le courant crête dans le circuit.

Enfin la valeur moyenne H du champ maximum H_M à l'intérieur d'un dépôt d'épaisseur gest donnée par :

$$H_{0} = \frac{1}{\epsilon} \int_{0}^{\infty} H_{M} dx$$

$$= \frac{I_{M}}{2\pi \epsilon \left[\beta_{1} \epsilon (s+2r_{1}) + \beta_{2} r_{1}^{2} \right] / o} \int_{0}^{\epsilon} \frac{(s+2r_{1}) + \beta_{2} r_{1}^{2} dx}{r_{1} = x}$$

$$H_{0} = I_{M} \frac{\left[\rho_{1} \epsilon \left(\frac{s+2r_{1}}{2} \right) + r_{1}^{2} (\rho_{2} - \rho_{1}) \log \frac{r_{1} + \epsilon}{r_{1}} \right]}{2\pi \epsilon \left[\rho_{1} \epsilon (s+2r_{1}) + \rho_{2} r_{1}^{2} \right]}$$

Valeurs numériques.

Nous avons :

$$I_{M} = 4A$$
 $r_{.} = 5 \cdot 10^{-5}$ m

$$\sqrt{2}_{1} = 1,95 \, \Omega m^{2}/m$$

 $r_1 = 5 \cdot 10^{-5} \text{m}$ $r_1 = 1.95 \cdot \Omega \text{m}^2/\text{m}$ $r_2 = 8.7 \cdot \Omega \text{m}^2/\text{m}$ pour une température du fil et du dépôt de 50°C

donc :

$$H_{M} = \frac{1,272 \cdot 10^{5}}{10+2x}$$
 $\frac{217 + 1,95x(10+x)}{217 + 1,95\xi(10+\xi)}$

$$H_{o} = \frac{0,638 \cdot 10^{5} \left[1,95 \cdot (5 + \frac{\epsilon}{2}) + 169 \cdot \log(1 + \frac{\epsilon}{5})\right]}{\epsilon \left[217 + 1,95 \cdot (10 + \epsilon)\right]}$$

[x etgsont exprimés en centièmes de millimètre (10^{-5}m)] Le tableau suivant nous donne, en fonction de &, les valeurs de

$$H_{1} = \frac{I_{M}}{2\pi r_{1}} = \frac{(x=0)}{2\pi r_{1}}$$

$$H_2 = \frac{I_M}{2\pi(r_1 + \epsilon)}$$
 (x=\epsilon)

et H_o A/m Nous avons également porté les valeurs en **p**ersted, de **c**es trois paramètres **(1**AT/m = 4 /110⁻³ pe)

	CONTROL SECTION AND ADMINISTRATION OF THE SECTION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTR	alatin Minimbalah saturak saturak	- Annual - A		ta. Budah melanakan kecilapi ng Paning Barangan anda melan dalam	design - the restriction of the same of
en μ	0	5	1.0	15	20	, 25
H 1 AT/m	Į.	12 , 2 10 ³	11,54 10 ³	11,00 10 ³	10,50 10 ³	9,96 10 ³
H 1 oe	160	153	145	138	132	125
H ₂		11 , 58 10 ³	10,60 10 ³	9,80 10 ³	9 , 1 10 ³	8,50 10 ³
H ₂ се	160	1 45	133	123	114	106,5
H AP/m	12,72 10 ³	11,90 10 ³	11 ,10 10 ³	10,35 10 ³	9,70 10 ³	9,10 10 ³
H _o ce	160	149	139,5	129,5	122	114,0

Ces résultats sont représentés graphiquement fig.16. Nous nous sommes le plus souvent limité à une épaisseur ε de 1/100 de mm (10 μ). Le champ magnétique à l'intérieur du dépôt varie alors de $\frac{147 - 133}{139,5} = 8,7\%$, sa valeur moyenne étant égale à 139,5 œ (ou 11.100 A/m)

2) Loi de variation de l'épaisseur du dépôt en fonction du temps.

Une fois déterminée la loi de variation du champ

magnétique en fonction de l'épaisseur, il importe, pour faire des mesures en cours d'électrolyse, de connaître la relation liant cette épaisseur à la durée de l'électrolyse. Cette relation dépend des conditions d'électrolyse.

Le poids P de mét-l théoriquement déposé est donné par la loi de Faraday :

$$P_{o_{mq}} = \frac{M}{A} = \frac{q}{F}$$

avec M = masse atomique du métal déposé (en mg)

A = valence sous laquille il se dépose

F = Faraday (96.500 coulombs)

q = quantité d'électricité ayant traversé la cellule (en coulombs)

Le poids P réellement déposé est égal : d'une part à P = // P = // $\frac{M}{A}$ $\frac{g}{F}$, $\frac{g}{f}$ étant le rendement de l'électrolyse.

d'autre part à :

$$P = \pi [(r_1 + 1)^2 - r_1^2] D_0 1$$

avec r₁: rayon du fil de cuivre (en mm)

🗧: épaisseur du dépôt (en mm)

l : longueur utile de fil (en mm)

D : densitó du dépôt

Pour un métal donné M et A sont constants et D_{o} varie peu avec les conditions d'électrolyse [18]. Quant au rendement, il peut être évalué expérimentalement. Il est donc possible de calculer la valeur de ξ à un instant t si l'on connaît la quantité d'électricité q ayant traversé le circuit jusqu'à cet instant.

Si le dépôt est effectué à potentiel cathodique constant il est nécessaire, pour connaître q, de placer

dans le circuit d'électrolyse, soit un coulomètre, soit un intégrateur électronique. Ce dernier appareil est en général préférable car sa sensibilité et sa précision sont beaucoup plus grandes surtout pour les faibles courants.

Nous avons alors, en supposant l'épaisseur du dépôt uniforme sur toute la longueur du fil :

$$\pi[(r_1+8)^2 - r_1^2] 1D_0 = \frac{M}{A} \frac{q}{F}$$

et
$$\xi = -r_1 + \sqrt{\frac{r_1^2}{r_1^2} + \frac{M}{AF}} + \frac{1}{\pi 1D_0} q$$

Si la densité de courant est maintenue constante, l'intégrateur n'est plus indispensable ; avec la même hypothèse que précédemment nous avons :

$$q = \int_0^t i dt = \delta i_c \int_0^t s dt$$

avec s =
$$2\pi(r_1 + k)$$
 1

et E =
$$-\mathbf{r}_1 + \sqrt{\mathbf{r}_1^2 + \frac{M}{AF}} \frac{\mathbf{q}}{n \mathbf{ID}}$$

Posons K =
$$\int \frac{M}{AF} \frac{1}{\pi D_0}$$

$$s = 2 \pi \sqrt{\frac{2}{r_1} + \frac{K}{1} q}$$

d'où q =
$$(i)$$
 s dt = $\left[\frac{2}{4\pi^2 1^2} - r_1^2\right] \frac{1}{K}$

$$\frac{ds}{dt} = 2\pi^2 1 \text{ Kéi}_c$$

Pour
$$t = 0$$
 $s = 2\pi r_1 1$
donc $s = 2\pi 1 (\pi K) i_c t + r_1$

or
$$s = 2\pi l(r_1 + 8)$$

d'où $\xi = \pi K \delta i_c t$

$$\dot{c} = \sqrt{\frac{M}{A \cdot F}} \frac{\langle i_c t}{D_0}$$
 (5)

≥ sera exprimé en mm pour di en A/mm²

M en mg

et t en secondes

Nous avons vérifié expérimentalement que l'épaisseur du dépôt était uniforme sur toute la longueur du fil.

Nous avons tout d'abord prédéterminé, grâce à la formule précédente (5) (le rendement étant connu) la durée d'électrolyse au bout de laquelle l'épaisseur devrait atteindre 10µ.

Nous avons ensuite mesuré l'épaisseur réelle du dépôt à l'aide d'un comparateur à haute sensibilisé (E.A.M. stop cote).

Cet appareil permet la mosure du diamètre du fil avant et après électrolyse, en différents points de ce fil. Ce dernier est placé entre une enclûme fixe et un palpeur mobile. Le déplacement du palpeur entraîne une variation de capacité d'un condensateur à air situé dans l'un des bras d'un pont de mesure. La variation de capacité se traduit par un déséquilibre du pont et le courant dans la diagonale mesure est proportionnel au déplacement du palpeur. La sensibilité de l'appareil atteint 0,1µ. La pression du palpeur sur le fil est de l'ordre de 60 g/cm.

Le profil du fil de cuivre n'étant pas très régulier nous n'avons pu dépasser une précision de 0,5 μ . Des pointés faits tous les centimètres nous ont montré que l'épaisseur du dépôt était comprise entre 8 et 12 μ , la valeur

moyenne étant de 10µ, donc égale à celle précalculée.

Ce résultat a été confirmé par le cycle d'hystérésis que nous avons obtenu après trempe. Nous avons vu que, dans ce cas, la pleine saturation du matériau était atteinte. Or l'aimantation à saturation est une grandeur caractéristique d'un métal et est très peu affectée par les variations de structure , les contraintes, ou les impuretés contenues dans le métal [30]. Celle du nickel est de 0,6 Wb/m² (B = 6000 gauss) et pour une épaisseur prédéterminée de 10 μ nous avons effectivement obtenu un flux de 0,6 10 $^{-6}$ Wb (60 Maxwells) soit une induction B = $\frac{10}{1 \times 2}$ = 0,6 Wb/m².

3) Méthode utilisée pour maintenir 5i constante

Nous avons vu précédemment que le calcul de l'épaisseur du dépôt et donc celle du champ magnétique était simple pour des dépôts obtenus à densité de courant di constante.

 $\frac{I_{c}}{s} = \frac{I_{c}}{2n(r_{1}+\xi)l}$ est constant durant l'úlectrolyse si

trolyse est égal à :

$$I_{c} = 2\pi l \delta i_{c} \left[r_{1} + \frac{M}{AF} \cdot \frac{1}{D_{c}} \delta i_{c} t \right]$$
 (6)

Le courant d'électrolyse doit varier linéairement avec le temps, sa valeur initiale étant :

$$I_{co} = 2\pi r_1 l \delta i_c$$

sa vitesse de variation

$$\frac{\Delta I_{c}}{\Delta t} = 2\pi I (\delta i_{c})^{2} \frac{\eta_{A \cdot F}}{A \cdot F} \cdot \frac{1}{D_{o}}$$
 Ampères/seconde

Pour remplir cette condition, nous avons opéré de la façon suivante.

Nous avons utilisé le montage de la fig.7 dans lequel nous avons fait varier linéairement, grâce à un moteur, le potentiel V_n de la borne de commande (donc la tension aux bornes de $\hat{R}_{\mathbf{R}}$) en choisissant la vitesse de rotation du moteur et la valeur de R_R de façon à suivre la loi (6)

Dans le cas du nickel où :

M = 58,690 mg

A = 2

 $D_0 = 8,68$ nous avons, pour r₁ = $\frac{5}{100}$ mm

1 = 100 mm

$$\delta i_c = 3 \text{ A/dm}^2 = 3 10^{-4} \text{ A/mm}^2$$

et si $\eta = 1$

 $\xi = 1,05 \cdot 10^{-5} t$

 $I_{co} = 9,42 \text{ mA}$ $\Delta I_{co} = 1,98 \text{ } 10^{-6} \Delta t$

Au bout de 15 minutes le courant I_{c} , dans le circuit d'électrolyse devra donc être

 $I_1 = 9,42 + 1,98 \cdot 10^{-6} \cdot 900 = 11,20 \text{ mA}$

Si le moteur employé fait un tour en 30 minutes et si V_{n} varie de 1 volt par tour il faudra donc prendre :

$$R_{\rm B} = \frac{0.5}{1.78 \cdot 10^{-3}} = 280 \, \Omega$$

Dans le tableau suivant nous avons porté les valeurs de R_B que l'on doit choisir lors d'un dépôt de nickel effectué à $3A/dm^2$, sur un fil de diamètre initial 5 de mm, lorsque le rendement // passe de 1 à 0,5.

17	1	0,95	0,90	0,85	0,80	0,75	0,70	0,65	0,60	0,55	0,5
$R_{B_{\Omega}}$	280	298	315	338	350	375	430	440	460	510	570

Il est donc facile de maintenir % i constant durant l'électrolyse, si l'on connaît η .

4) Détermination du rendement

Pour calcular, nous avons utilisé une méthode indirecte par approximations successives : Un abaque (fig.17) représentant $\mathcal{E}=$ f(t) pour $\mathcal{I}=$ 1 nous donne \mathcal{E}_{i} , à t = t₁. La résistance R_B est ajustée à la valeur requise pour $\mathcal{I}=$ 1 et à t_zt₁ nous mesurons l'épaisseur \mathcal{E}_{i}^{*} du dépôt à l'aide du microcomparateur précédemment décrit. Le rapport \mathcal{E}_{1}^{*} nous donne alors une première valeur approximative de \mathcal{I} . La valeur de la résistance R_B est modifiée compte tenu de ce \mathcal{I} et dépêt est recommencé sur un nouveau fil. Il suffit également de trois dépôts successifs pour avoir une valeur de R_B correcte.

Nous avons également tenté une mesure directe du rendement par pesée et coulométrie mais la faible masse du fil nous a conduit à des résultats assez dispersés et peu reproductibles (Le rendement étant fonction de la forme de la cathode, il était nécessaire de faire la mesure sur un fil identique au fil étudié).

Précision des mesures

Les trois principales sources d'erreurs dans l'évaluation des valeurs aussi bien de B que de H portent sur : la mesure de l'ipaisseur \lesssim du dépôt la valeur de l'intensité alternative le réglage de la compensation de v_{0}

L'épaisseur moyenne à du dépôt est mesurée à 5 % près. L'intensité alternative peut être ajustée à mieux de 2 %. Quant à la compensation alle peut être assurée correctement à environ 5 % près.

La cycle d'hystérésis est donc connu avec une précision de l'ordre de 12 %.

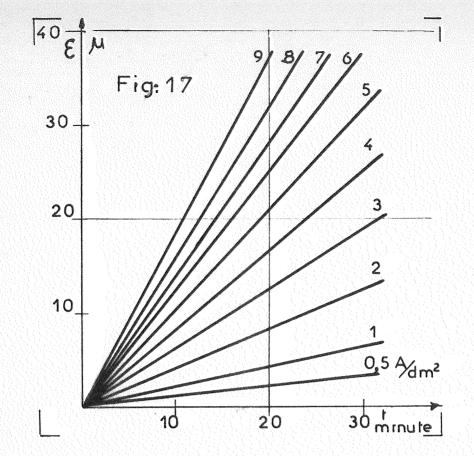
Etat de surface du support

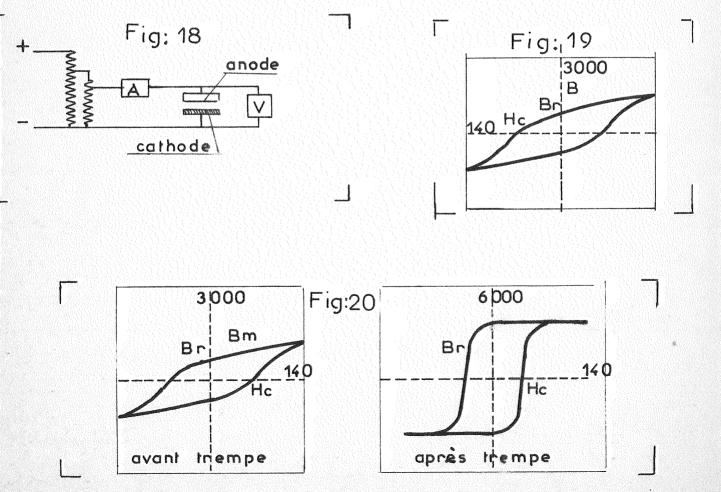
Pour avoir un état de surface du fil de cuivre reproductible nous avons poli électrolytiquement le fil avant dépôt.

Le bain de polissage de densité 1,39 est composé de $500~{\rm cm}^3$ d'acide orthophospharique (densité 1,71) pour $410~{\rm cm}^3$ d'eau distillée.

Le montage est schématisé fig. 18. La cellule consiste en un cristallisoir au fond duquel est placé un disque en acier inoxydable formant cathode; le fil tendu sur son support est disposé parallèlement à la cathode. Après une préoxydation de 30 secondes environ à 9,4 volts le fil est poli quelques minutes à 1,6 volts.

Le diamètre initial du fil étant 120 μ , nous avons choisi une durée de polissage de 1 minute 45 secondes, telle que diamètre final du fil soit de 100 μ .





CHAPITRE VII

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Coame nous l'avons mentionné au chapitre deux, notre dispositif a été réalisé dans le but d'étudier l'influence, sur le cycle d'hystérésis du nickel, d'agents d'addition organiques. Avant d'exposer qualques uns des résultats que nous avons abtenus, nous allons de nouveau préciser les conditions expérimentales :

- Le support est un fil de cuivre recuit raboté, de provenance Thomson Houston, de 100 μ de diamètre, 100 mm de longueur, préalablement poli électrolytiquement (diamètre initial 120 μ).
- L'électrolyte est une solution de Watts, dans laquelle ont été ajoutés, an concentration croissante, les adjuvants or-ganiques que nous avons étudiés ; son pH est de 4,5, sa température moyenne de 36°5.
- La densité du courant continu d'électrolyse est maintenue constante et égale à 3A/dm^2 .

La solution n'est pas agitée.

- Le courant alternatif de lecture du cycle, de fréquence 20 KHz, a une intensité constante de 4A crâte.

Les ceractéristiques magnétiques et, en particulier, le champ coercitif, pouvant dépendre de l'épaisseur du dépôt nous avons dû, pour nos études comparatives, choisir la même épaisseur pour tous les dépôts soit 10µ. La valeur crête du champ magnétique moyen y est alors de 140 pe:

A. OSTROWIECKI [38] a montré, sur des dépôts plans, que pour cette épaisseur, il existait encore une épitaxie prononcée, l'orientation du cuivre sousjacent se prolongeant dans l'épaisseur du dépôt. Ce phénomène est particulièrement marqué dans le cas de dépôts de nickel sur support de cuivre car les deux métaux cristallisent tous deux dans le système c.f.c. et leur mailles de réseaux diffèrent peu, et parsiste jusqu'à 30μ lorsque le cuivre est poli électrolytiquement. La structure du métal dont nous tracerons le cycle d'hystérésis sera donc fortement influencée par celle du support de cuivre, car, pour négliger cette influence, il faudrait, étant donné le caractère global de la mesure, atteindre des épaisseurs de plusieurs centaines de μ, pratiquement irréalisables sur des fils de 100μ de diamètre.

A titre d'exemple, nous donnons ci-dessous les résultats des études effectuées sur une solution de Watts pure puis dans laquelle ont été ajoutés des quantités croissantes soit d'un alcool acétylénique non saturé, le butyne-2 diol-1.4, soit de la saccharine.

a) Solution de Watts pure.

L'allure du cycle d'hystérésis d'un dépôt obtenu à partir d'une solution de Watts ne comportant aucun agent d'addition est reproduite figure 19 ; les valeurs des 4 paramètres : B_{M} , induction maximum, B_{r} induction rémanante, H_{c} champ coercitif, $\frac{B_{r}}{B_{M}}$ rectangularité, sont groupées sur le tableau ci-dessous.

B _M gauss	B _r gauss	h _c ærsted	B r B _M
2000	1000	60	0,5

On remarque immédiatement que l'induction maximum B_{M} correspondant au champ maximum H_{M} de 140 persteds et égale à 2000 gauss, est très inférieure à l'induction à saturation B_{d} du nickel, de l'ordre de 6000 gauss.

Il en résulte que le champ coercitif H de c 60 corstede qui lui correspond, n'est pas une caractéris-tique intrinsèque du dépôt puisqu'il dépend, dans une large mesure, du champ magnétique appliqué.

Cette valeur de B_M peut s'interpréter par l'influence des contraintes internes sur l'aimantation.

On sait an effet [30] que si l'on soumet un métal à magnétostriction négative tel que le nickel (constante de magnétostriction à saturation $\lambda_{\rm S}=34\ 10^{-6}$), placé dans un champ magnétique d'amplitude constante, à une tension mécanique, son aimantation diminue(l'aimantation à saturation conserve toutefois la même valeur), tandis que l'effet inverse se produit si le métal est comprimé.

Un effet analogue peut être attribué aux contraintes internes généralement présentes dans un dépôt électrolytique.

Ces contraintes, d'origine encore mal connue [39 - 40 - 41] sont, à l'échelle macroscopique, de deux sortes : les contraintes dites de tension si le dépôt a tendance à se contracter, celles dites de compression si le dépôt tend à se dilater [24]:

Le nickel électrolytique obtenu à partir d'une solution de Watts exempte d'agents d'addition présente une importante contrainte de tension, de valeur comprise entre 8,5 et 11 kg/mm² [20 - 39 - 40 - 42], suivant la température, le pH la pureté de la solution, la densité

....

de courant, valeur qui peut justifier les 2000 gauss précédents.

Pour confirmer ce rôle des contraintes internes il suffit de vérifier que leur diminution dans le dépôt se traduit par une augmentation de l'induction maximum.

La méthode la plus couramment utilisée pour réduire les contraintes à l'intérieur d'un métal consiste à lui faire subir un traitement thermique. Or, comme nous l'avons mentionné dans l'un des précédents chapitres, le fait de sortir puis de replonger dans l'électrolyte, sans interrompre le courant alternatif, le fil recouvert de dépôt, c'est-à-dire de le soumettre à une trompe, a effectivement pour effet de réduire à environ 70 versteds le champ H_K nécessaire pour saturer totalement l'échantillon (fig.20) Il est bon de remarquer que si ce type de traitement thermique entraîne une oxydation de la surface du dépôt, le couche d'oxyde tendra à accroître H_K donc à produire une évolution inverse de celle observée.

Les conditions expérimentales et, en particulier la composition de la solution affectent également beaucoup l'amplitude et la nature des contraintes et pour confirmer la corrélation entre contraintes et induction maximum nous avons introduit dans la solution de Watts deux inhibiteurs organiques, le butyne-2 diol-1.4 et la saccharine.

b) Solution de Watts + butyne-2 diol-1.4

Le butyne-2 diol-1.4 est un alcool acétylénique non saturé de formule CH₂OH-C = C-CH₂OH qui, lorsqu'il est introduit en très patite quantité dans une solution de Watts, confère au dépôt un aspect brillant améliorant le nivellement microscopique [34]. Mais il accroît

ógalement de façon importante les contraintes de tension, le dépôt finissant même, lorsque la concentration devient assez élevée, par craqueler et sé décoller du support en s'enroulant sur lui⊸même.

Des observations par transmission, au microscope électronique, de couches minces de dépôts obtenus à partir de solutions de Watts additionnées ou non de butyne-2 diol-1.4 ont montré à M. FROMENT [43] et à A. OSTROWIECKI [38] que dans le premier cas la densité de dislocations, étroitement liée aux contraintes, était nettement supérieure $(10^{11}/\text{cm}^2)$ au lieu de $10^{9}/\text{cm}^2$).

Nous avons observé que lorsque la concentration de butyne-diol dans la solution croît de O à 1 mmol/l, les dépôts présentent des cycles d'hystérésis de plus en plus petits et devenant difficilement visibles sur l'écran de l'oscilloscope ; l'induction maximum $B_{\mbox{\scriptsize M}}$ diminue de façon sensible; cette évolution est en accord avec l'augmentation des contraintes.

c) Solution de Watts + saccharine

La saccharine de formule $C_6H_4SO_2N-Na-CO-H_2O$ présente une action inhibitrice analogue à celle des sulfonates alcalins, cette analogie étant attribuée à l'existence d'un enchaînement commun $C \equiv C-SO_2$. Si elle agit faiblement sur le nivellement microscopique, elle modifie par contre de façon considérable les contraintes internes, les réduisant à 1,8 kg/mm² d'après WILLIAMS [40] et les rendant compressives et d'une valeur de 7,1 kg/mm² d'après WATSON [44].

Nous avons étudió l'évolution du cycle d'hystérésis de dépôts obtenus en ajoutant, dans la solution de Watts,

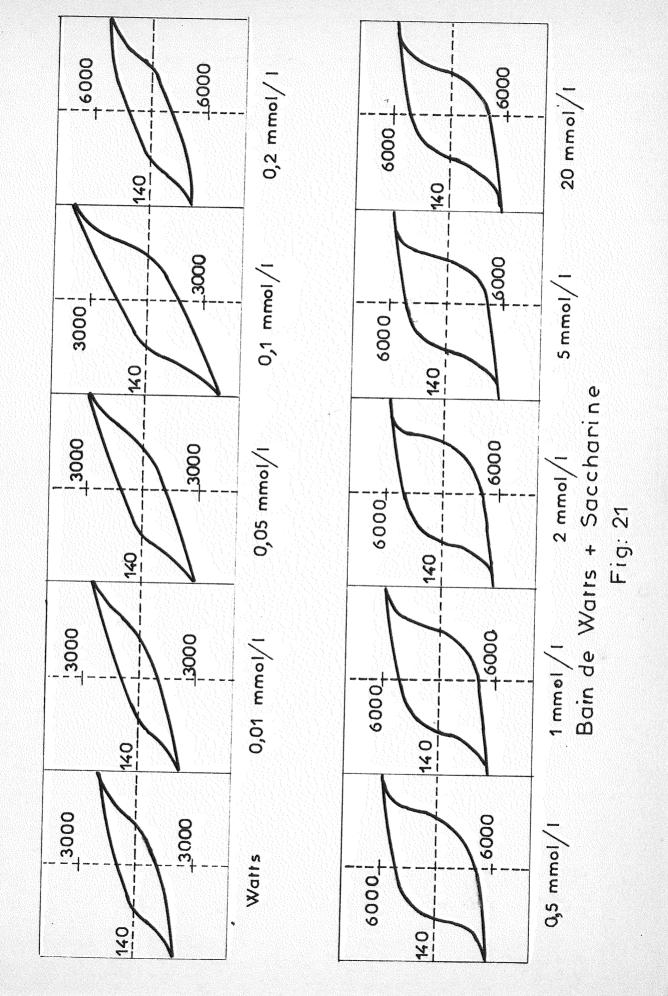
des quantités croissantes de saccharine. L'allure des différents cycles est reproduite fig.21, tandis que les valeurs de B_{M} , B_{r} , H_{c} et $\frac{B_{r}}{B_{M}}$ sont groupées tableau cidessous.

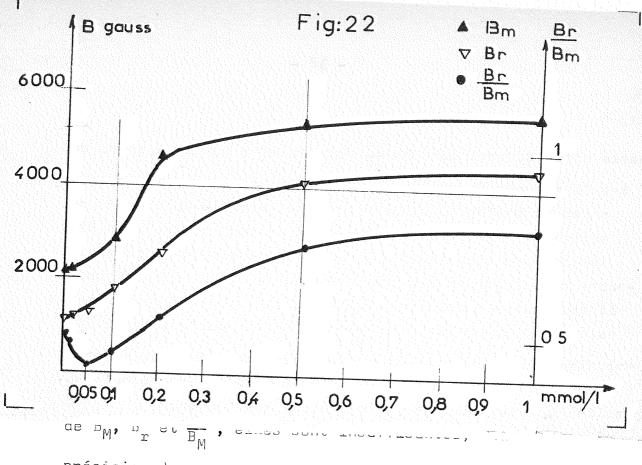
Les courbes de la fig.22 représentent les variations de BM, B et $\frac{B_r}{B_M}$ avec la concentration.

Concentration en mmole/l	0	0,01	0,05	0,1	0,2	0,5	1	2	5	20
B _M Gauss	2200	2400	2900	4000	4700	5400	5600	5600	5600	5600
B Gauss	1100	1100	1200	1800	2600	4100	4200	4200	4200	4200
H ce	62	63	67	68	70	75	78	74	68	65
B _r B _M	0,5	0,46	0,41	0,45	0,55	0,75	0,79	0,79	0,79	0,79

On constate que B_r et B_M commencent par croître rapidement en fonction de la concentration en saccharine, pour se stabiliser respectivement à 5600 et 4200 gauss à partir de 1 mmole/l ce qui est en accord avec le sens de variation des contra<u>i</u>ntes.

Le rapport $\frac{B_{\Gamma}}{B_{M}}$ passe, lui de 0,5 pour une concentration nulle à 0,8 pour 1 mmole. D'après la théorie des domaines, cette variation est due à une modification de l'orientation de l'aimantation des domaines par rapport





précision des mesures, pour en tirer des conclusions.

Des observations, par transmission, au microscope électronique, de courbes minces obtenues en présence de saccharine montrent [38] que cette fois la densité de dislocations semble rester identique, par rapport à celle du dépôt sans saccharine, mais qu'il apparaît de nombreuses macles ou des défauts d'empilement.

Des études effectuées avec un**e s**érie de sulfonates ont confirmé en tous points las résultats obtenus avec la saccharine.

CONCLUSION

La méthode de mesure que nous venons d'exposer permet le tracé du cycle d'hystérésis d'un métal ferromagnétique au cours même de l'électrolyse. Utilisée par H. NUSSBAUMER et C. LE MEHAUTE pour l'étude d'alliages ferromagnétiques à faible champ coercitif et à cycle d'hystérésis rectangulaire, elle peut, comme nous l'avons vu, s'appliquer également à l'étude de métaux purs, de champ coercitif plus élevé et de cycle non rectangulaire à condition toutefois d'y apporter quelques modifications et de prendre certaines précautions. L'échauffement causé au fil par le courant alternatif de lecture a nécessité une étude sérieure et est un obstacle à l'obtention de champs magnétiques élevés.

Nous avons appliqué cette méthode de mesure à l'étude des contraintes en montrant que l'évolution de $B_{\mbox{\scriptsize M}}$ et $\frac{B_{\mbox{\scriptsize T}}}{B_{\mbox{\scriptsize M}}}$ d'un dépôt obtenu en présence ou non de certains

inhibiteurs tells la saccharine est analogue à celle d'un dépôt ayant subit ou non un traitement thermique.

NOTATIONS EMPLOYEES

```
Vc
         Potentiel d'électrode (en mV E.C.S. c'est-à-dire
         par rapport à une électrode de référence au calomel
         saturé)
δi<sub>c</sub>
         Densitá de courant continu
 Ic
         Courant continu
j.
         Valeur instantanée du courant alternatif dans le
         circuit
I
         Valeur efficace du courant alternatif dans le circuit
         Rayon du fil de cuivre
r
 ζ,
         Epaisseur du dépôt
         Résistivité du cuivre
01
P2
         Résistivité du dépôt
i<sub>1</sub>
        Valeur efficace du courant alternatif dans le cuivre
        Valeur efficace du courant alternatif dans le dépôt
io
        Longueur du fil sur lequel est réalisé le dépôt
1
R<sub>1</sub>
        Résistance du fil de cuivre
R_2
        Résistance du dépôt
        Valeur instantanée du champ magnétique dans le dépôt
h
        Valeur maximum du champ magnétique dans le dépôt
H_{M}
        Valeur maximum du champ magnétique à la périphérie du fil de Cu.
Valeur maximum du champ magnétique à la périphérie
H<sub>1</sub>
H_2
        du dépôt!
Н
        Valeur moyenne de H<sub>M</sub> dans le dépôt
        Induction maximum dans le dépôt (valeur moyenne)
B_{M}
\mathtt{B}_{\mathtt{r}}
        Induction rémanente dans le dépôt
Нс
        Champ coercitif
        f.e.m. induite dans le fil
e<sub>o</sub>
Ø
        Flux magnétiques dans le dépôt
```

```
Ro Résistance propre du dipôle AB
L Self inductance propre du dipôle AB
V = Roi + L di
v o di
```

Valeur instantanée de la ddp aux bornes du dipôle AB $= v_0 + e_0$ vi et v_2^* tensions en phase avec i v_2^* et v_2^* tensions en quadrature avec i $v_r = v_0 + e_0 - v_1^* - v_2^*$ $v_r^* = v_0 + e_0 - v_1^* - v_2^*$

f fréquence de mesure rendement

LEGENDEDES FIGURES

- 1) Schéme du circuit alternatif
- 2) Schéma de principe du dispositif de C.Le Mehauté
- 3) Cellule d'électrolyse
- 4) Circuit de lecture
- 5) Dispositif compensateur intégrateur
- 6) Montage potentiostatique
- 7) Montage galvanostatique
- 8) Variation de la conductibilité de l'électrolyte avec la température
- 9) Courbe courant-tension
- 10) Courbe courant-tension pour différentes températures de l'électrolyte
- 11) Variation du potential cathodique avac la température de l'élactrolyte
- 12) Courbe courant-tension pour différentes valeurs du courant alternatif.
- 13) Courbes I = f(V) pour différentes températures de l'électrolyte
- 14) Courbs I $= f(\Theta)$ pour des valeurs I et V données.
- 15) Evolution du cycle d'hystérésis avec la fréquence de mesure.
- 16) Variation du champ magnétique avec l'épaisseur du dépôt
- 17) Loi de variation de l'épaisseur du dépôt avec le temps pour différentes densités de courant.
- 18) Montage de polissage électrolytique
- 19) Cycle d'hystérésis d'une solution de Matts pure.
- 20) Cycle d'hystérésis d'una solution de Watts pure.
- 21) Evolution du cycle d'hystérésis suivant la teneur en saccharine.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] WOLF I.W. J. of Applied Physics (1962) suppl. vol.33, p.1152
- [2] WATSON S.A. Trans. Inst. Metal. Finish. (1957), 37,p.144
- [3] FISCHER, H., KNAACK M., VOLK O., Z. Elektrochem. (1957), 61, p.123
- ---[4] EPELBOIN I., FROMENT M., Electrochim. Acta (1962), 2 p.59
 - [5] LEIDHEISER H., GWATHMEY A., J. of Electrochim. Acta (1951), 98, 6, p.225
 - [6] DENISE F., LEIDHEISER H., J. of Electrochim. Acta, (1953), 100, 11, p.490
 - [7] GENEIDY A., HOCHLER W.A., MACHU W., J. of Electroch. Soc. (1959), 106, 5, p.394.
 - [8] CLARK GL., SIMONSEN S.H., J. of Electroch. Soc. (1951) 98, 3, p.110
 - [9] BANERJEE B.C. GOSWANI A., J. of Electroch. Soc. (1959) 106, 1, p.20
 - [10]LING YANG, J. of Elactroch. Soc. (1954), <u>01</u>, 9, p.456
 - [11]THOMAS J.D., Proc. Am. Electroplators'Soc., (1956), 43 p.60
 - [12]BERTORELLE E., BELLOBONO I.R., BORDANALI C., Trans. Inst. Metal. Finish. (1958), 35, p.231
 - [13]STRANG A.G., OGBURN F., Amer. Proc. Tech. (1950), <u>37</u>, p.125
 - [14] BEACOM S.E., RILY B.J., J. of Electroch. Soc. (1960) 107, 9, p.785
 - [15] HUBER W., Technische Rundschau. (1962), 47, p.27
 - [16] FROMENT M., WIART R., Electrochim. Acta, (1963), <u>8</u>, p.481
- [17]ZENTNER V., BRENNER A., JENNINGS C.W., Plating U.S.A., (1952), 39, 8, p.899
 - [18] VAGRAMIAN A.T., SOLOVIEVA Z.A., Le dépôt électrolytique des métaux, Dunod (1958)
 - [19] READ H.J., Plating U.S.A., (1962), 49, 6, p.602
 - [20]MARCHESE V.J., J. of Electroch. Soc., (1952), 99, 2,p.39
 - [21]HOAR T.P., ARROWSMITH D.J., Trans. Inst. Metal Finishing (1957), 34, p.354

- [22] KUSHNER J.B., Proc. Am. Electroplater's Soc. (1954), 41, p.188
- [23] BRENNER A., SENDEROFF S., J. Research. Nat. Bur. of Standard, (1949), 42, p.89
- [24] NEWELL I., Metal Finishing (1960), <u>58</u>, 10, p.56
 - [25] MAURAIN Ch. J. de Physique, (1901), p.123
 - [26] YAMAGUCHI S., J. of Electroch. Soc. (1960), 107, 1, p.55
 - [27] TAKAHASHI M. SAWADA Y., SHIMODAIRA S., OGAWA S., J. of the Japan Inst. of Metals, (1961), 15, P.679
 - [28] FISHER R.D., J. of Electroch. Soc. (1962), 109, 6, p.479
 - [29] REIMER N.L., Z. Naturforschg. (1957), 12a, 7, p.550
 - [30] BOZORTH R.M., Ferromagnetism. D. Van Nostrand. Company Inc. (1951)
 - [31] CRITTENDEN E.C., HUDIMAC A.A., STROUGH R.I., The review of Scientific Instruments, (1951), 22, 12, p.872
 - [32] SCHINDLER M.J., The Review of Scientific Instrument, (1961), 32, 4, p.422-9
 - [33] NUSSBAUMER H., LE MEHAUTE C., Revue Générale d'Electricité (1963), 72, p.487
 - [34] FROMENT M., GEORGOULIS C., WIART R., Bull. de la S.F.E. 4, 48, (1963).
 - [35] EPELBOIN I., FROMENT M., LESTRADE J.C., C.R. (1964), 258, p.4738
 - [36] MAC ADAMS, Heat Transfert
 - [37] TURNER D.R., J. of Electroch. Soc. (1953), 100, p.15
 - [38] OSTROWIECKI A. Thèse troisième cycle, Paris (1964)
 - [39] KUSHNER J.B., Metal Progress U.S.A., (1962), 81, 2, p.126
 - [40] WILLIAMS C., Metal Finish. G.B. (1962), 8, 85, p.5
 - [41] WOLF I.W., Electroch. Technology, (1963), 1, p.163
 - [42] PHILLIPS W.M., CLIFTON F.L. Proc. Am, Electroplaters'Soc (1947), 34, p.97
 - [43] FROMENT M., C.R. (1964), 258, p.192
 - [44] WATSON'S.A., Trans. of the Institute of Metal Finishing (1963), 40.

Ce travail a été effectué dans le Groupe de Recherche (Physique des liquides et Electrochimie) de Monsieur I. EPELBOIN, Directeur Scientifique au C.N.R.S.

Monsieur I. EPELBOIN m'a proposé ce sujet et m'a toujours dirigé avec bienveillance. Je tiens à l'en remercier vivement et à lui exprimer toute ma gratitude.

Je prie Monsieur LUCAS, Membre de l'Institut, Directeur de l'Eccle Supérieure de Physique et de Chimie et Monsieur EMSCHWILLER, Directeur du Laboratoire de Chimie Physique, d'agréer mes remerciements respectueux pour m'avoir accueilli dans leurs locaux.

J'exprime mes plus sincères remerciements à Monsieur FROMENT, Maître de Recherche au C.N.R.S. qui s'est intéressé à mon travail et m'a fait profiter de sa grande expérience en électrochimie.

J'adresse mes vifs remerciements à Monsieur BOYER, Docteur-Ingénieur pour son aide amicale et ses conseils éclairés en électronique.

Que Monsfaur GEORGOULIS, Maître de Recherche au C.N.R.S., qui a eu l'amabilité de s'occuper de la purification de mes produits organiques trouve ici l'expression de ma gratitude.

Je suis très reconnaissant à tous les chercheurs du Groupe qui ont facilité mon travail et m'on entouré de leur sympathie.